TSV91x 轨至轨输入/输出、8MHz 运算放大器

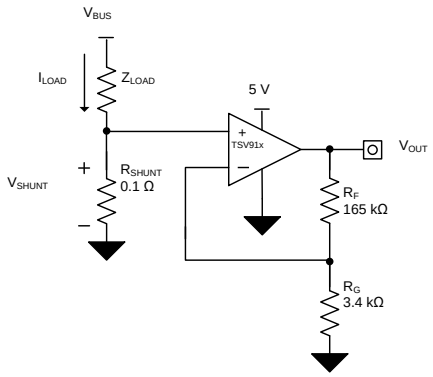
1 具有

- 轨至轨输入和输出
- 低噪声：1kHz 时为 18nV/√Hz
- 低功耗：550µA（典型值）
- 高增益带宽：8MHz
- 工作电源电压范围：2.5V 至 5.5V
- 低输入偏置电流：1pA（典型值）
- 低输入失调电压：1.9mV（最大值）
- 低偏移电压漂移：±0.5µV/°C（典型值）
- ESD 内部保护：±4kV 人体模型 (HBM)
- 扩展温度范围：–40°C 至 +125°C

2 应用

- 电池供电类 应用
- 电机控制
- 电源模块
- HVAC：采暖、通风和空调
- 洗衣机
- 冰箱
- 医疗仪器
- 有源滤波器
- 传感器信号调节
- 音频接收器
- 车用信息娱乐

低侧电机控制



3 说明

TSV91x 系列单通道、双通道和四通道运算放大器专为通用 应用。此系列器件具有轨至轨输入和输出 (RRIO) 摆幅、宽带宽 (8MHz) 和低失调电压（0.3mV 典型值）等特性，专为需要在速度与功耗之间实现良好平衡的各种 应用 而设计。该运算放大器单位增益稳定，具有极低输入偏置电流，这些特性使其适用于具有高源阻抗的 应用 。该系列器件还具有低输入偏置电流，适用于传感器接口、电池供电和便携式 应用以及有源滤波。

TSV91x 采用稳健耐用的设计，方便电路设计人员使用。特性 包括具有单位增益稳定的集成 RFI-EMI 抑制滤波器，在过驱条件下不会出现反相，以及具有高静电放电 (ESD) 保护（4kV HBM）。

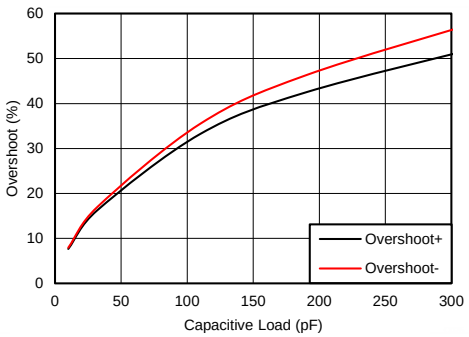
器件信息(1)

器件型号	封装	封装尺寸（标称值）
TSV911	SOT-23 (5) (2)	1.60mm × 2.90mm
TSV912	SOIC (8)	3.91mm × 4.90mm
	WSON (8)	2.00mm × 2.00mm
TSV914	SOIC (14)	8.65mm × 3.91mm
	TSSOP (14)	4.40mm × 5.00mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

(2) 封装仅为预览版。

小信号过冲与负载电容间的关系



本文档旨在为方便起见，提供有关 TI 产品中文版本的信息，以确认产品的概要。 有关适用的官方英文版本的最新信息，请访问 www.ti.com，其内容始终优先。 TI 不保证翻译的准确性和有效性。 在实际设计之前，请务必参考最新版本的英文版本。

目录

1 具有 ... 1
2 应用 ... 1
3 说明 ... 1
4 修订历史记录 ... 2
5 器件比较表 ... 3
6 引脚配置和功能 ... 4
7 规格 ... 7
7.1 绝对最大额定值 ... 7
7.2 ESD 额定值 ... 7
7.3 建议运行条件 ... 7
7.4 热性能信息：TSV912 ... 8
7.5 热性能信息：TSV914 ... 8
7.6 电气特性：V_S（总电源电压）= (V+) – (V–) = 2.5V 至 5.5V ... 9
7.7 典型特性 ... 11
8 详细 说明 ... 17
8.1 概要 ... 17
8.2 功能框图 ... 17
8.3 特性 描述 ... 18
8.4 器件功能模式 ... 18
9 应用和实现 ... 19
9.1 应用信息 ... 19
9.2 典型应用 ... 19
10 电源建议 ... 21
10.1 输入和 ESD 保护 ... 21
11 布局 ... 22
11.1 布局指南 ... 22
11.2 布局示例 ... 22
12 器件和文档支持 ... 23
12.1 文档支持 ... 23
12.2 相关链接 ... 23
12.3 接收文档更新通知 ... 23
12.4 社区资源 ... 23
12.5 商标 ... 23
12.6 静电放电警告 ... 23
12.7 术语表 ... 23
13 机械、封装和可订购信息 ... 23

4 修订历史记录

Changes from Revision A (October 2017) to Revision B **Page**

- 已更改 在*器件信息* 表格中将 TSV914 14 引脚 TSSOP 封装从预览更改为生产数据 ... 1
- 已删除 *器件信息* 表格中 8 引脚 WSON 封装的封装预览说明 ... 1
- Deleted 删除了*器件比较* 表中 PW (TSSOP) 封装的封装预览说明 ... 3
- Deleted 删除了*器件比较* 表中 DSG (WSON) 封装的封装预览说明 ... 3
- Deleted 删除了*引脚配置和功能* 部分中 TSV912 DSG 封装引脚图中的封装预览说明 ... 5
- Added 将 DGK (VSSOP) 热性能信息添加到*热性能信息：TSV912* 表中 ... 8
- Deleted 删除了*热性能信息* 表中 TSV914 PW (TSSOP) 封装的封装预览说明 ... 8
- Added 将 PW (TSSOP) 封装信息添加到*热性能信息：TSV914* 表中 ... 8
- Changed 将 TSV914 PW (TSSOP) 结至环境热阻从 135.8°C/W 更改为 205.8°C/W ... 8
- Changed 将 TSV914 PW (TSSOP) 结至外壳（顶部）热阻从 64°C/W 更改为 106.7°C/W ... 8
- Changed 将 TSV914 PW (TSSOP) 结至电路板热阻从 79°C/W 更改为 133.9°C/W ... 8
- Changed 将 TSV914 PW (TSSOP) 结至顶部特征参数从 15.7°C/W 更改为 34.4°C/W ... 8
- Changed 将 TSV914 PW (TSSOP) 结至电路板特征参数从 78.4°C/W 更改为 132.6°C/W ... 8

Changes from Original (July 2017) to Revision A **Page**

- 已更改 在*器件信息* 表格中将 TSV914 14 引脚 SOIC 封装从预览更改为生产数据 ... 1
- 已删除 *器件信息* 表格中的 TSV911 SC70、SOT-553 和 SOIC 封装 ... 1
- 已删除 *器件信息* 表格中的 TSV912 VSSOP 封装 ... 1
- Deleted 删除了引脚图和*引脚功能* 表 ... 4
- Deleted 删除了引脚图像和*引脚功能* 表 ... 5
- Deleted 删除了 TSV914 引脚图和*引脚功能* 表中的封装预览说明 ... 6
- Added 添加了 TSV914 *热性能信息* 表 ... 8
- 已添加 在图 35 中添加了 2017 年版权声明 ... 19

Copyright © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated

5 器件比较表

器件	通道数	封装引线			
		DBV(1)	D	DSG	PW
TSV911 (2)	1	5	—	—	—
TSV912	2	—	8	8	—
TSV914	4	—	14	—	14

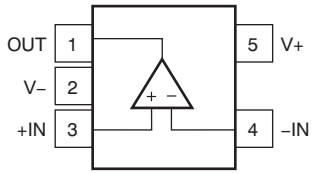
(1) 封装预览
(2) 器件预览

Copyright © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated

中的 TSV911 SC70 和 SOIC 封装

6 引脚配置和功能

TSV911 DBV 封装 (1)
5 引脚 SOT-23
俯视图



(1) 封装预览

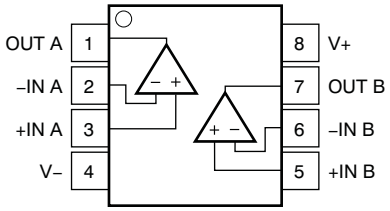
引脚功能：TSV911

引脚		I/O	说明
名称	编号		
–IN	4	I	反相输入
+IN	3	I	同相输入
OUT	1	O	输出
V–	2	—	负（最低）电源或接地（对于单电源供电）
V+	5	—	正（最高）电源

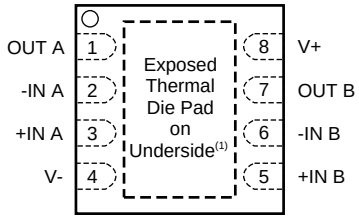
Copyright © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated

中的 TSV912 DGK 和 DGS 封装

TSV912 D，DGK 封装 (1)
8 引脚 SOIC、VSSOP
俯视图



TSV912 DSG 封装
带有外露散热焊盘的 8 引脚 WSON 封装
俯视图

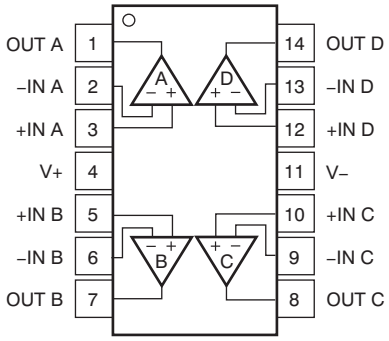


引脚功能：TSV912

引脚		I/O	说明
名称	编号		
–IN A	2	I	反相输入，通道 A
+IN A	3	I	同相输入，通道 A
–IN B	6	I	反相输入，通道 B
+IN B	5	I	同相输入，通道 B
OUT A	1	O	输出，通道 A
OUT B	7	O	输出，通道 B
V–	4	—	负（最低）电源或接地（对于单电源供电）
V+	8	—	正（最高）电源

Copyright © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated

TSV914 D、PW 封装
14 引脚 SOIC、TSSOP
俯视图



引脚功能：TSV914

引脚		I/O	说明
名称	编号		
–IN A	2	I	反相输入，通道 A
+IN A	3	I	同相输入，通道 A
–IN B	6	I	反相输入，通道 B
+IN B	5	I	同相输入，通道 B
–IN C	9	I	反相输入，通道 C
+IN C	10	I	同相输入，通道 C
–IN D	13	I	反相输入，通道 D
+IN D	12	I	同相输入，通道 D
OUT A	1	O	输出，通道 A
OUT B	7	O	输出，通道 B
OUT C	8	O	输出，通道 C
OUT D	14	O	输出，通道 D
V–	11	—	负（最低）电源或接地（对于单电源供电）
V+	4	—	正（最高）电源

Copyright © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated

7 规格

7.1 绝对最大额定值

在自然通风温度下测得（除非另有说明）(1)

			最小值	最大值	单位
电源电压				6	V
信号输入引脚	电压(2)	共模	(V–) – 0.5	(V+) + 0.5	V
		差模		(V_+) – (V–) + 0.2	
	电流(2)		-10	10	mA
输出短路(3)			连续		mA
额定温度，T_A			–40	125	°C
结温，T_J				150	
贮存温度，T_{stg}			–65	150	

(1) 应力超出"绝对最大额定值"下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是极端条件下的应力额定值，并不表示器件在这些条件下以及在"建议运行条件"以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(2) 输入引脚被二极管钳制至电源轨。对于摆幅能超过电源轨 0.5V 的输入信号，应将其电流限制在 10mA 或者更低。
(3) 对地短路，每个封装对应一个放大器。

7.2 ESD 额定值

在自然通风温度范围内测得（除非另有说明）

			值	单位
$V_{(ESD)}$	静电释放	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1)	±4000	V
		充电器件模型 (CDM)，符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2)	±1500	

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

7.3 建议运行条件

在自然通风温度范围内测得（除非另有说明）

		最小值	最大值	单位
V_S	电源电压	2.5	5.5	V
	额定温度范围	–40	125	°C

Copyright © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated

7.4 热性能信息：TSV912

热指标(1)		TSV912			单位
		D (SOIC)	DGK (VSSOP)	DSG (WSON)	
		8 引脚	8 引脚	8 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	157.6	201.2	94.4	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳（顶部）热阻	104.6	85.7	116.5	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	99.7	122.9	61.3	°C/W
ψ_{JT}	结至顶部特征参数	55.6	21.2	13	°C/W
ψ_{JB}	结至电路板特征参数	99.2	121.4	61.7	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳（底部）热阻	不适用	不适用	34.4	°C/W

(1) 有关传统和新热指标的更多信息，请参阅应用报告*《半导体和 IC 封装热指标》*。

7.5 热性能信息：TSV914

热指标(1)		TSV914		单位
		D (SOIC)	PW (TSSOP)	
		14 引脚	14 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	106.9	205.8	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳（顶部）热阻	69	106.7	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	63	133.9	°C/W
ψ_{JT}	结至顶部特征参数	25.9	34.4	°C/W
ψ_{JB}	结至电路板特征参数	62.7	132.6	°C/W

(1) 有关传统和新热指标的更多信息，请参阅应用报告*《半导体和 IC 封装热指标》*。

Copyright © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated

7.6 电气特性：V_S（总电源电压）= (V+) – (V–) = 2.5V 至 5.5V

T_A = 25°C，R_L = 10kΩ（连接至 V_S / 2），V_{CM} = V_S / 2，且 V_{OUT} = V_S / 2（除非另有说明）

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
失调电压						
V_{OS}	输入失调电压	V_S = 5V		±0.3	±1.5	mV
		V_S = 5V T_A = –40°C 至 +125°C			±3	
dV_{OS}/dT	漂移	V_S = 5V T_A = –40°C 至 +125°C		±0.5		µV/°C
PSRR	电源抑制比	V_S = 2.5V – 5.5V，V_{CM} = (V–)		±7		µV/V
	通道分离，直流	直流时		100		dB
输入电压范围						
V_{CM}	共模电压范围	V_S = 2.5V 至 5.5V	(V–) – 0.1		(V+)+0.1	V
CMRR	共模抑制比	V_S = 5.5V (V–) – 0.1V < V_{CM} < (V+) – 1.4V T_A = –40°C 至 +125°C	80	103		dB
		V_S = 5.5V，V_{CM} = –0.1V 至 5.6V T_A = –40°C 至 +125°C	57	87		
		V_S = 2.5V，(V–) – 0.1V < V_{CM} < (V+) – 1.4V T_A = –40°C 至 +125°C		88		
		V_S = 2.5V，V_{CM} = –0.1V 至 1.9V T_A = –40°C 至 +125°C		81		
输入偏置电流						
I_B	输入偏置电流			±1		pA
I_{OS}	输入失调电流			±0.05		pA
噪声						
E_n	输入电压噪声（峰峰值）	V_S = 5V，f = 0.1Hz 至 10Hz		4.77		μV_{PP}
e_n	输入电压噪声密度	V_S = 5V，f = 10kHz		12		nV/√Hz
		V_S = 5V，f = 1kHz		18		nV/√Hz
i_n	输入电流噪声密度	f = 1kHz		10		fA/√Hz
输入电容						
C_{ID}	差分			2		pF
C_{IC}	共模			4		pF
开环增益						
A_{OL}	开环电压增益	V_S = 2.5V，(V–) + 0.04V < V_O < (V+) – 0.04V R_L = 10kΩ		100		dB
		V_S = 5.5V，(V–) + 0.05V < V_O < (V+) – 0.05V R_L = 10kΩ	104	130		
		V_S = 2.5V，(V–) + 0.06V < V_O < (V+) – 0.06V R_L = 2kΩ		100		
		V_S = 5.5V，(V–) + 0.15V < V_O < (V+) – 0.15V R_L = 2kΩ		130		
频率响应						
GBP	增益带宽积	V_S = 5V，G = 1		8		MHz
φ_m	相位裕度	V_S = 5V，G = 1		55		度
SR	压摆率	V_S = 5V，G = 1 R_L = 2kΩ C_L = 100pF		4.5		V/µs
t_S	建立时间	精度达到 0.1%，V_S = 5V，2V 阶跃，G = 1 C_L = 100pF		0.5		µs
		精度达到 0.01%，V_S = 5V，2V 阶跃，G = 1 C_L = 100pF		1		
t_{OR}	过载恢复时间	V_S = 5V，V_{IN} × 增益 > V_S		0.2		µs
THD + N	总谐波失真 + 噪声 (1)	V_S = 5V，V_O = 1V_{RMS}，G = 1，f = 1kHz		0.0008%		
输出						
V_O	相对于电源轨的电压输出摆幅	V_S = 5.5V，R_L = 10kΩ			15	mV
		V_S=5.5V，R_L=2kΩ			50	

(1) 三阶滤波器；–3dB 时的带宽 = 80kHz。

Copyright © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated

电气特性：V_S（总电源电压）= (V+) – (V–) = 2.5V 至 5.5V (continued)

T_A = 25°C，R_L = 10kΩ（连接至 V_S / 2），V_{CM} = V_S / 2，且 V_{OUT} = V_S / 2（除非另有说明）

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{SC}	短路电流	V_S = 5V		±50		mA
Z_O	开环输出阻抗	V_S = 5V，f = 10MHz		100		Ω
电源						
I_Q	每个放大器的静态电流	V_S = 5.5V，I_O = 0mA		550	750	μA
		V_S = 5.5V，I_O = 0mA，T_A = –40°C 至 +125°C			1100	

版权 © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated

7.7 典型特性

T_A = 25°C 时，V_S = 5.5V，R_L = 10kΩ 连接至 V_S / 2，V_{CM} = V_S / 2，且 V_{OUT} = V_S / 2（除非另有说明）

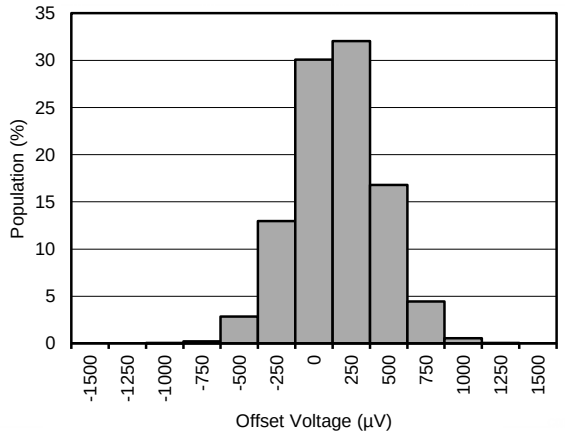
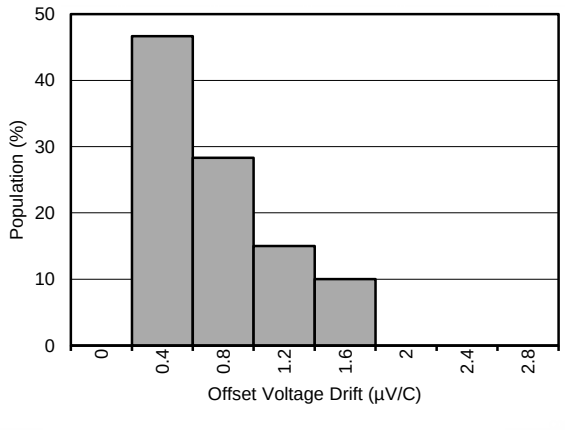


图 1. 失调电压产生分布



T_A = –40°C 至 +125°C

图 2. 失调电压漂移分布

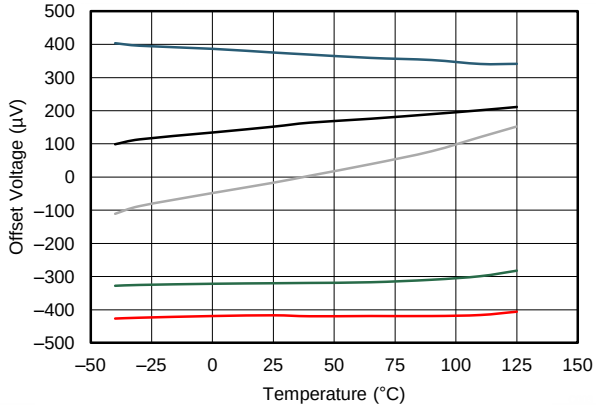
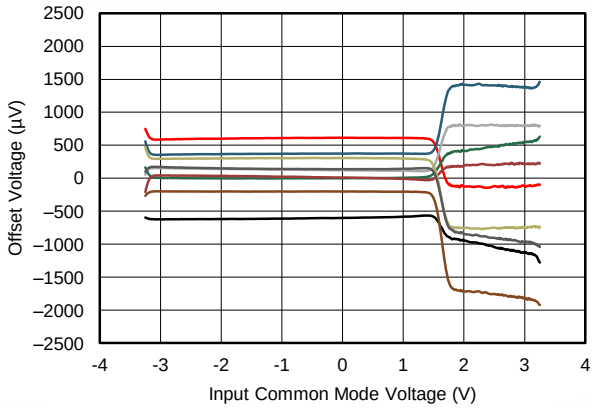
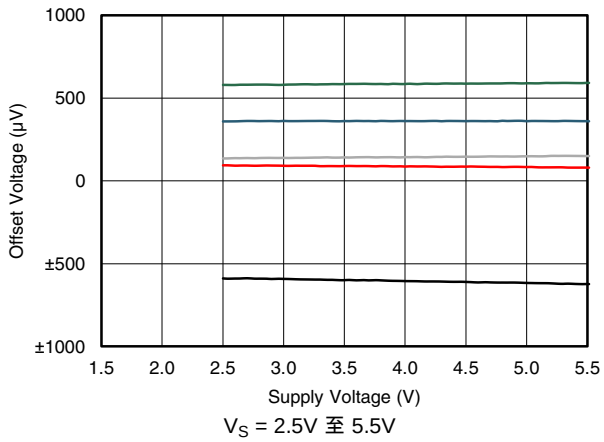


图 3. 失调电压与温度间的关系



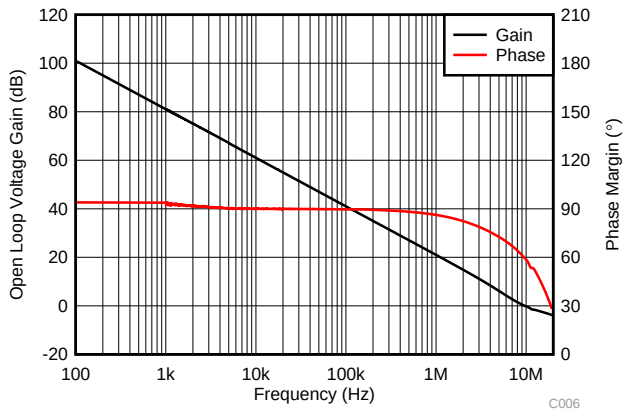
V+ = 2.75V，V– = –2.75V

图 4. 失调电压与共模电压间的关系



V_S = 2.5V 至 5.5V

图 5. 失调电压与电源间的关系



C_L = 10pF

图 6. 开环增益和相位与频率间的关系

典型特性 (接下页)

T_A = 25°C 时，V_S = 5.5V，R_L = 10kΩ 连接至 V_S / 2，V_{CM} = V_S / 2，且 V_{OUT} = V_S / 2（除非另有说明）

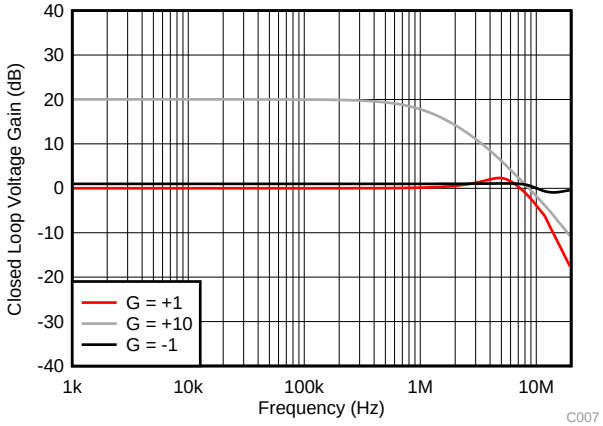


图 7. 闭环增益与频率间的关系

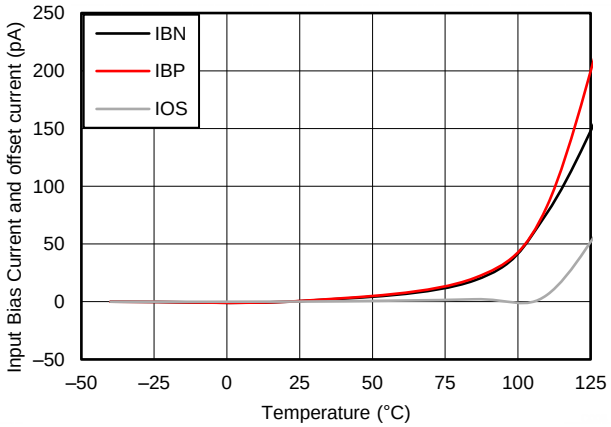


图 8. 输入偏置电流与温度间的关系

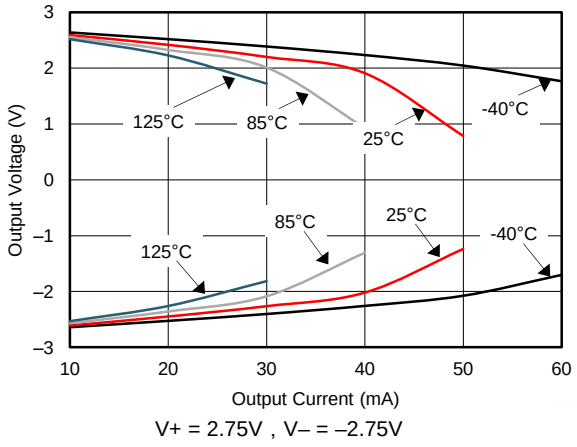


图 9. 输出电压摆幅与输出电流间的关系

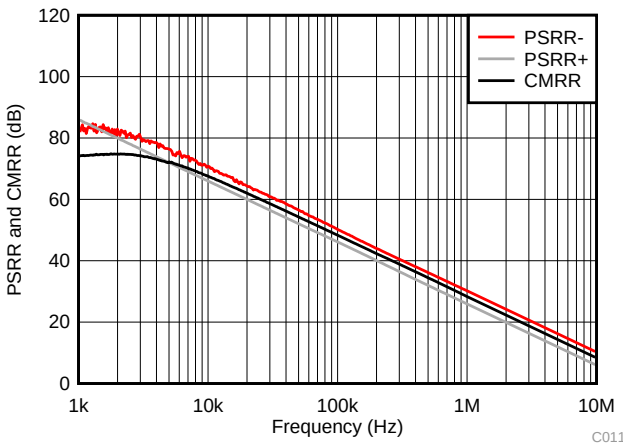


图 10. CMRR 和 PSRR 与频率间的关系
（以输入为参考）

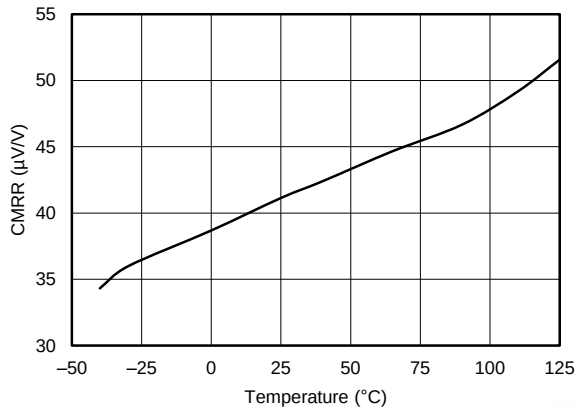


图 11. CMRR 与温度间的关系

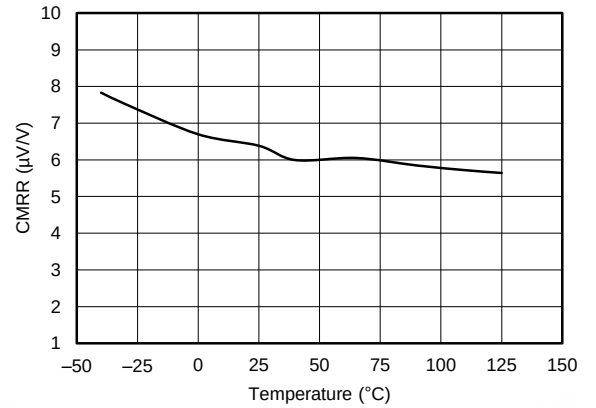
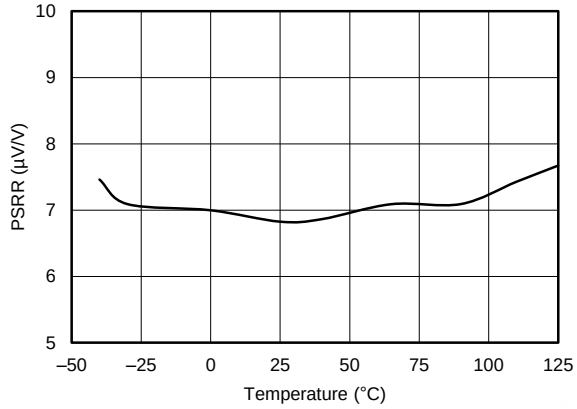


图 12. CMRR 与温度间的关系

版权 © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated

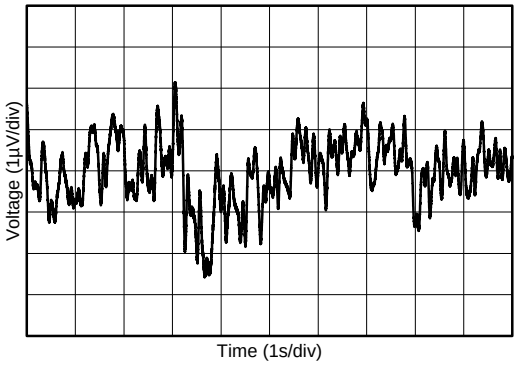
典型特性 (接下页)

T_A = 25°C 时，V_S = 5.5V，R_L = 10kΩ 连接至 V_S / 2，V_{CM} = V_S / 2，且 V_{OUT} = V_S / 2（除非另有说明）



V_S = 2.5V 至 5.5V

图 13. PSRR 与温度间的关系



V_S = 2.5V 至 5.5V

图 14. 0.1Hz 至 10Hz 输入电压噪声

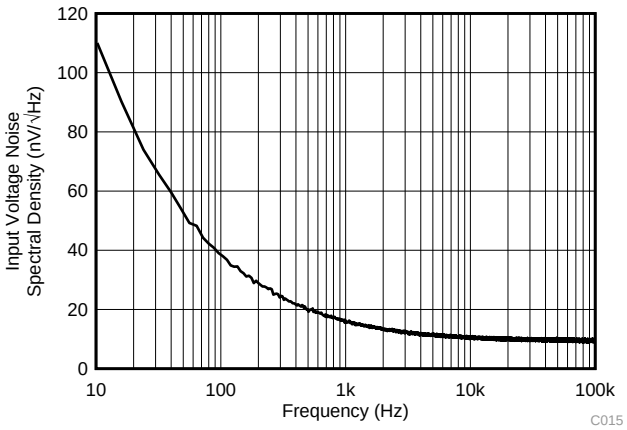
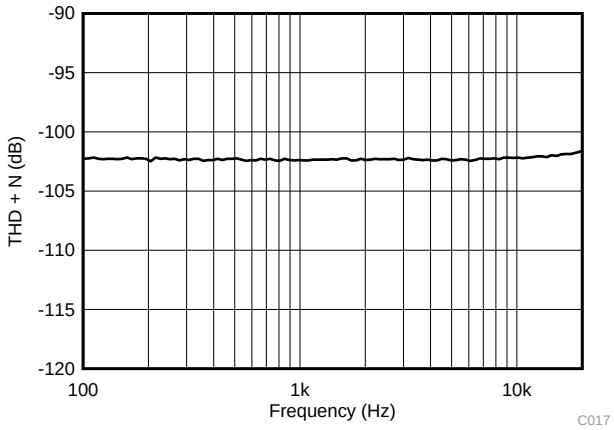
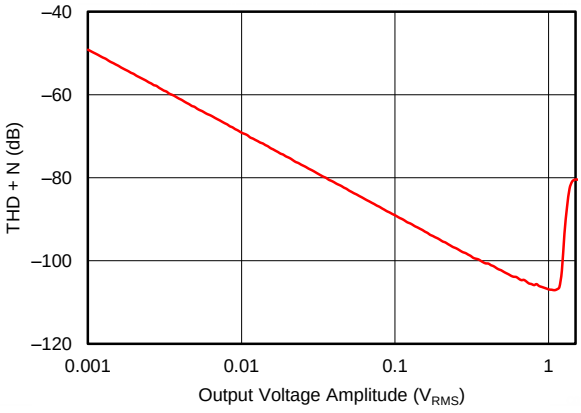


图 15. 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系



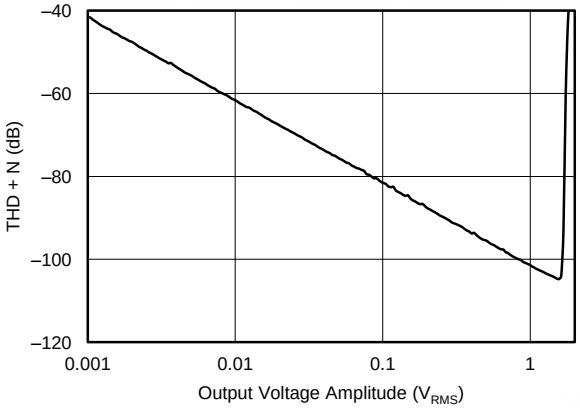
V_S = 5.5V　V_{CM} = 2.5V　R_L = 2kΩ
G = 1　V_{OUT} = 0.5V_{RMS}　BW = 80kHz

图 16. THD + N 与频率间的关系



V_S = 5.5V　V_{CM} = 2.5V　R_L = 2kΩ
G = 1　BW = 80kHz　f = 1kHz

图 17. THD + N 与幅度间的关系



V_S = 5.5V　V_{CM} = 2.5V　R_L = 2kΩ
G = –1　BW = 80kHz　f = 1kHz

图 18. THD + N 与幅度间的关系

典型特性 (接下页)

T_A = 25°C 时，V_S = 5.5V，R_L = 10kΩ 连接至 V_S / 2，V_{CM} = V_S / 2，且 V_{OUT} = V_S / 2（除非另有说明）

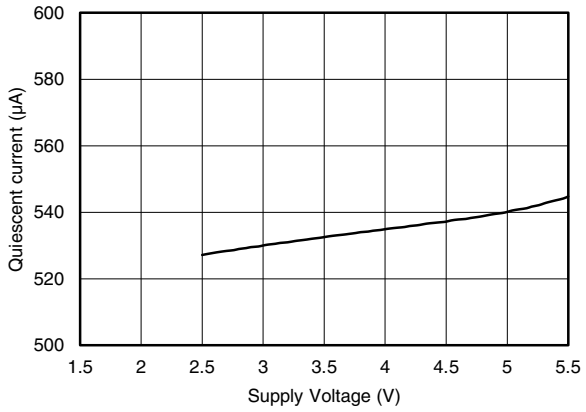


图 19. 静态电流与电源电压间的关系

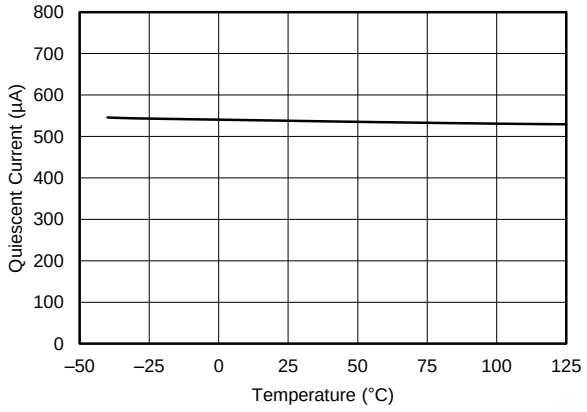


图 20. 静态电流与温度间的关系

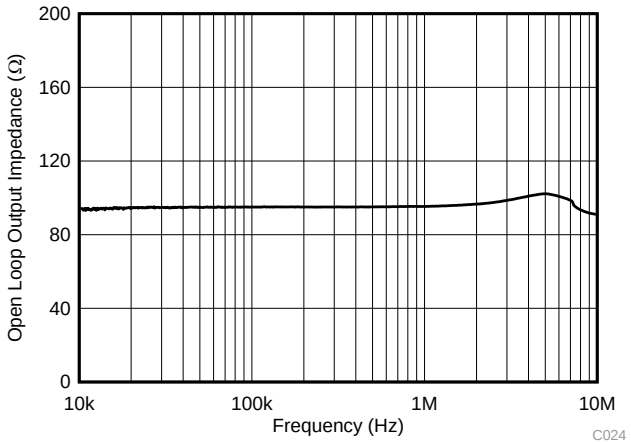
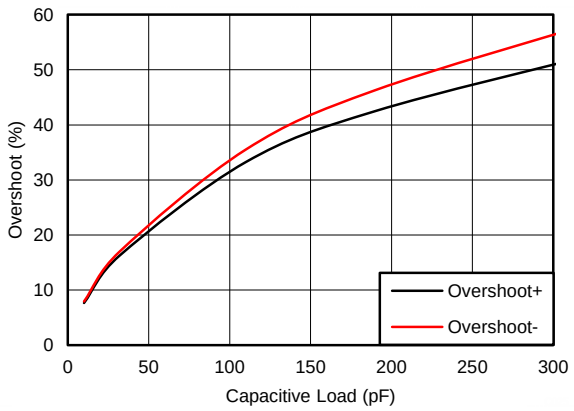
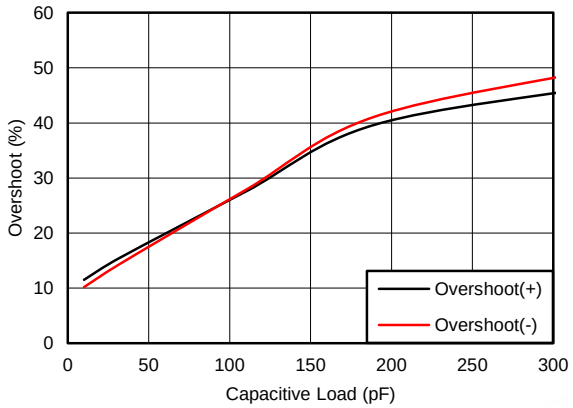


图 21. 开环输出阻抗与频率间的关系



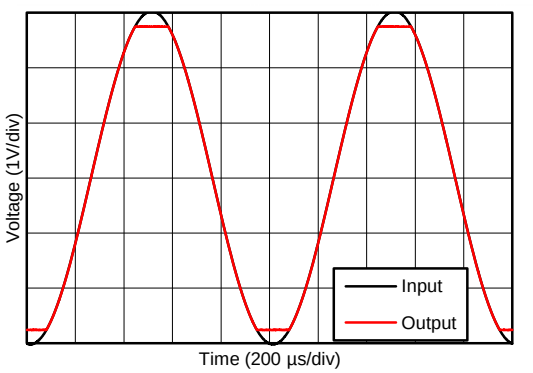
V+ = 2.75V　　V– = –2.75V　　G = 1V/V
R_L = 10kΩ　　V_{OUT} 阶跃 = 100mV_{p-p}

图 22. 小信号过冲与负载电容间的关系



V+ = 2.75V　　V– = –2.75V　　R_L = 10kΩ
G = –1V/V　　V_{OUT} 阶跃 = 100mV_{p-p}

图 23. 小信号过冲与负载电容间的关系



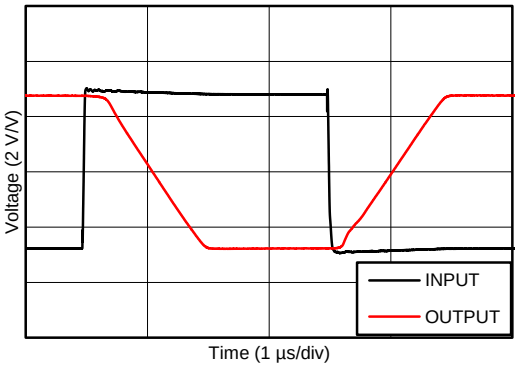
V+ = 2.75V，V– = –2.75V

图 24. 无相位反转

版权 © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated

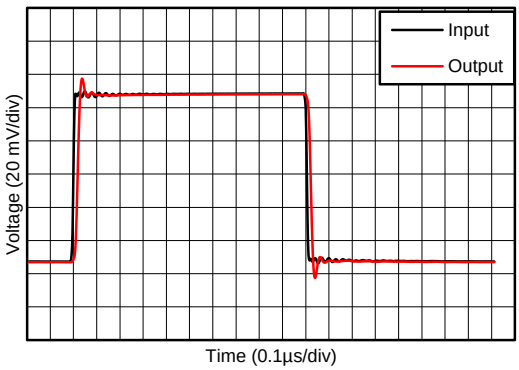
典型特性 (接下页)

T_A = 25°C 时，V_S = 5.5V，R_L = 10kΩ 连接至 V_S / 2，V_{CM} = V_S / 2，且 V_{OUT} = V_S / 2（除非另有说明）



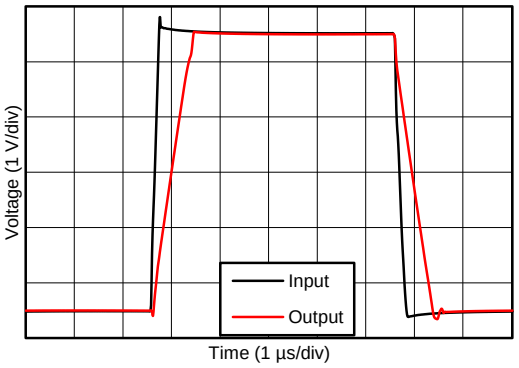
V+ = 2.75V，V– = –2.75V，G = –10V/V

图 25. 过载恢复



V+ = 2.75V，V– = –2.75V，G = 1V/V

图 26. 小信号阶跃响应



V+ = 2.75V　　V– = –2.75V　　C_L = 100pF
G = 1V/V

图 27. 大信号阶跃响应

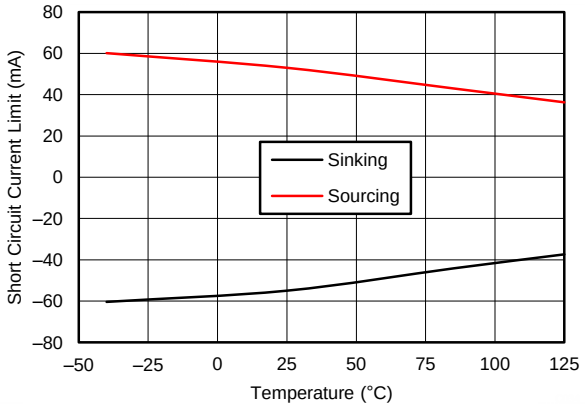
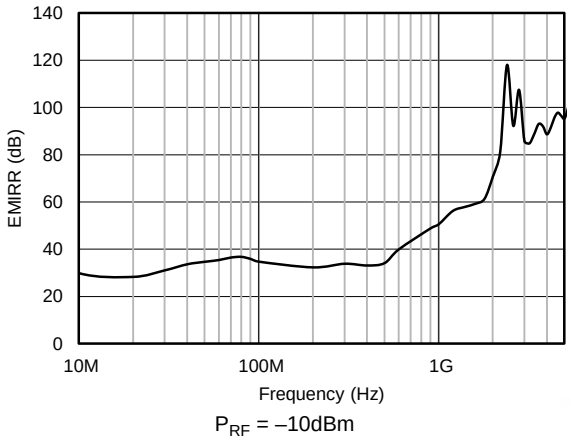
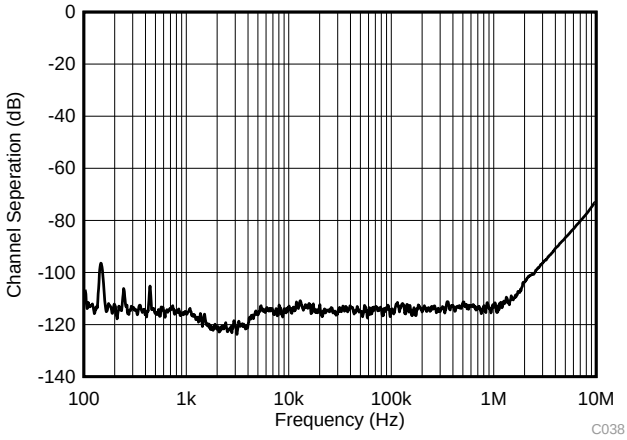


图 28. 短路电流与温度间的关系



P_{RF} = –10dBm

图 29. 以同相输入为参考的电磁干扰抑制比 (EMIRR+) 与频率间的关系



V+ = 2.75V，V– = –2.75V

图 30. 通道分离与频率间的关系

典型特性 (接下页)

T_A = 25°C 时，V_S = 5.5V，R_L = 10kΩ 连接至 V_S / 2，V_{CM} = V_S / 2，且 V_{OUT} = V_S / 2（除非另有说明）

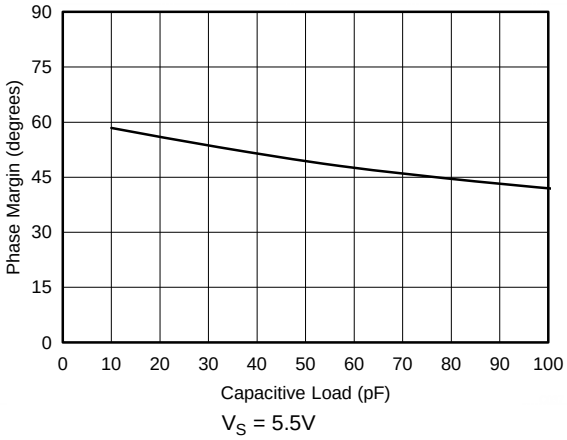


图 31. 相位裕度与容性负载间的关系

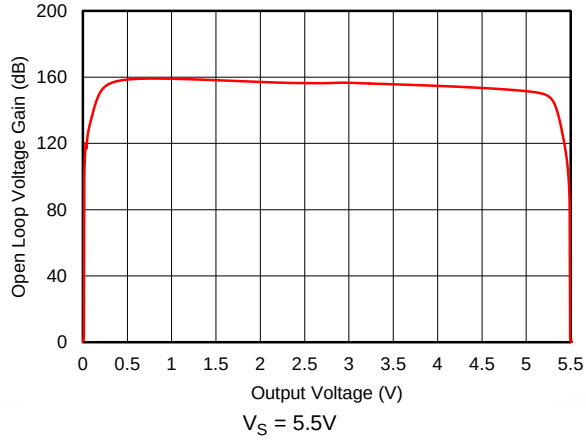


图 32. 开环电压增益与输出电压间的关系

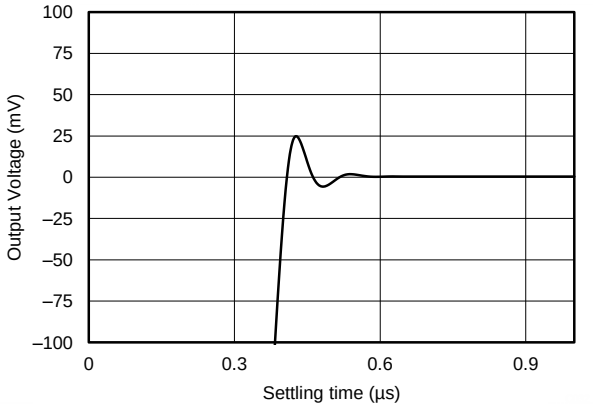


图 33. 大信号建立时间（正）

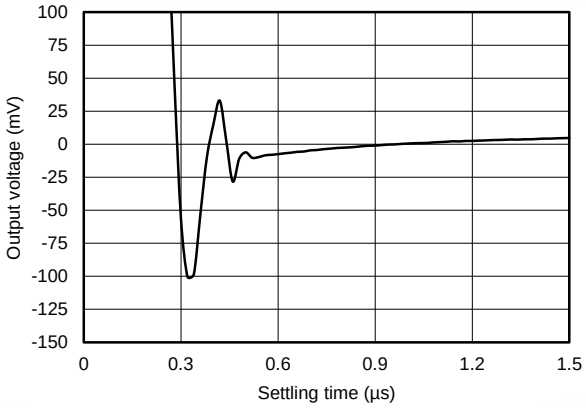


图 34. 大信号建立时间（负）

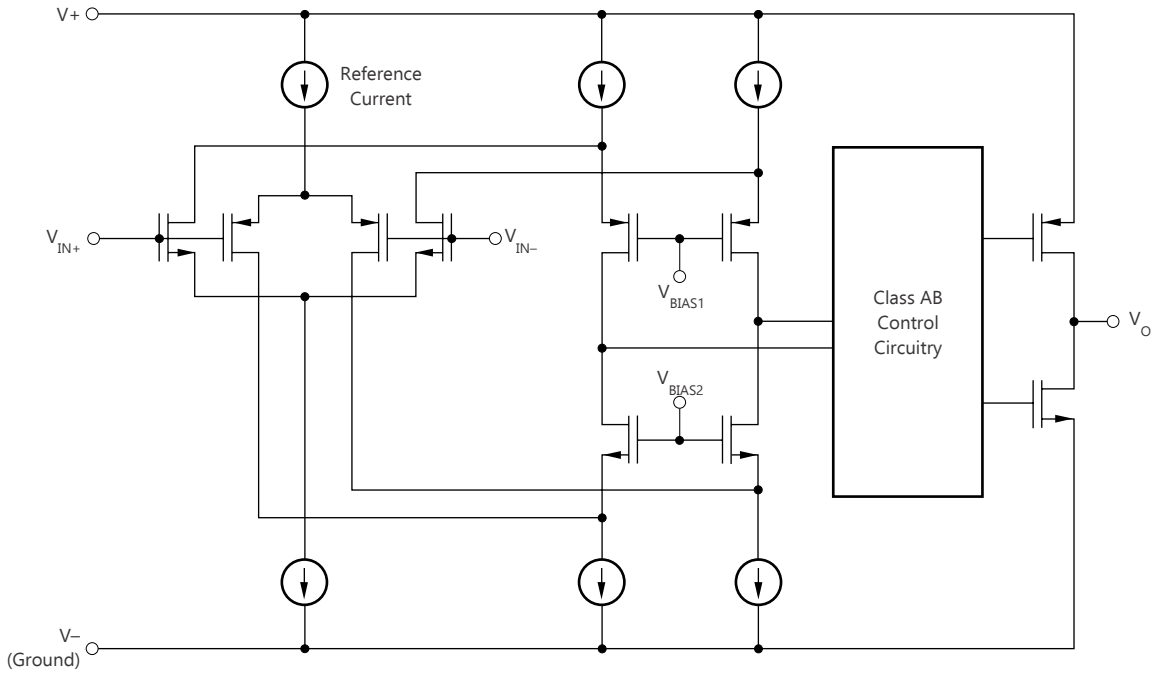
版权 © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated

8 详细 说明

8.1 概要

TSV91x 系列是低功耗、轨至轨输入和输出运算放大器系列。这些器件的工作电压范围为 2.5V 至 5.5V，具有单位增益稳定特性，并且适用于各种通用 应用。输入共模电压范围包括两个电源轨，并支持将 TSV91x 系列器件用于几乎任何单电源应用。轨至轨输入和输出摆幅可大幅扩大动态范围（尤其在低电源 应用 中），并且适用于驱动采样模数转换器 (ADC)。

8.2 功能框图



8.3 特性 描述

8.3.1 轨至轨输入

TSV91x 系列的输入共模电压范围相对于电源轨向外扩展了 100mV，从而支持 2.5V 至 5.5V 的完整电源电压范围。此性能由一个互补输入级实现：一个 N 通道输入差分对和一个 P 通道差分对并联，如*功能框图*所示。当输入电压靠近正轨（通常在 (V+) – 1.4V 到高于正电源电压 100mV 之间）时，N 沟道对有效；而当输入在低于负电源电压 100mV 到大约 (V+) – 1.4V 之间时，P 沟道对有效。通常当介于 (V+) – 1.2V 到 (V+) – 1V 之间的小切换区域内，两个通道对都会打开。此 200mV 转换区域可能会随工艺不同而发生变化，最高可达 200mV。因此，此转换区域（两个级都打开）在低端上的范围介于 (V+) – 1.4V 至 (V+) – 1.2V 之间，而在高端上的范围高达 (V+) – 1V 至 (V+) – 0.8V。在此转换区域内，与器件在该区域外运行相比，PSRR、CMRR、失调电压、温漂和 THD 等性能可能会下降。

8.3.2 轨至轨输出

TSV91x 系列器件是一种低功耗、低电压运算放大器，可提供强大的输出驱动能力。一个具有共源晶体管的 AB 类输出级可实现完全的轨至轨输出摆幅功能。对于 10kΩ 的阻性负载，无论施加的电源电压是多少，输出摆幅都在两个电源轨的 15mV 范围内。不同的负载情况会改变放大器在靠近电源轨范围内摆动的能力。

8.3.3 过载恢复

过载恢复定义为运算放大器输出从饱和状态恢复到线性状态所需的时间。当输出电压由于高输入电压或高增益而超过额定工作电压时，运算放大器的输出器件进入饱和区。器件进入饱和区后，输出器件中的电荷载体需要时间回到线性状态。当电荷载体回到线性状态时，器件开始以指定的压摆率进行转换。因此，传播延迟（过载情况下）等于过载恢复时间与转换时间之和。TSV91x 系列器件的过载恢复时间大约为 200ns。

8.4 器件功能模式

TSV91x 系列拥有单功能模式。只要电源电压在 2.5V (±1.25V) 与 5.5V (±2.75V) 之间，这些器件就处于通电状态。

版权 © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated

9 应用和实现

注

以下 应用 部分中的信息不属于 TI 组件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定组件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计实现，以确认系统功能。

9.1 应用信息

TSV91x 系列 可实现 8MHz 带宽和 4.5V/µs 压摆率，且每个通道仅有 550µA 的电源电流，从而在低功耗的情况下提供良好的交流性能。在直流 应用 中也具有良好性能，其输入噪声电压低（在 1kHz 时为 18nV/√Hz），输入偏置电流低，且典型的输入失调电压为 0.3mV。

9.2 典型应用

图 35 显示了低侧电机控制应用中配置的 TSV91x。

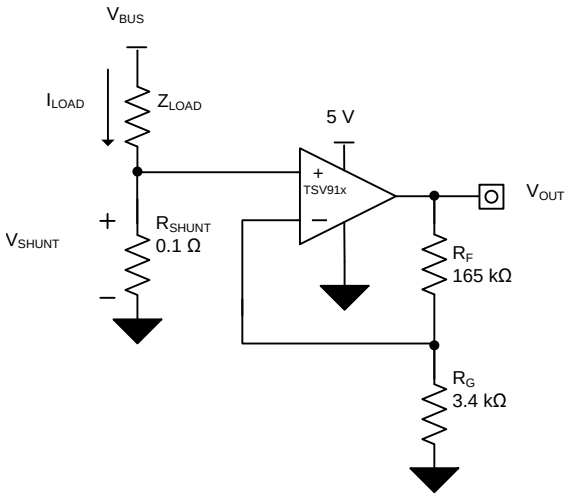


图 35. 低侧电机控制应用中的 TSV91x

9.2.1 设计要求

此设计的设计要求如下：

- 负载电流：0A 至 1A
- 输出电压：4.95V
- 最大分流电压：100mV

典型应用 (接下页)

9.2.2 详细设计流程

图 35 中电路的传递函数如公式 1 所示

$$V_{OUT} = I_{LOAD} \times R_{SHUNT} \times Gain \quad (1)$$

负载电流 (I_{LOAD}) 在分流电阻器 (R_{SHUNT}) 上产生压降。负载电流设置为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV，公式 2 中定义了最大分流电阻。

$$R_{SHUNT} = \frac{V_{SHUNT_MAX}}{I_{LOAD_MAX}} = \frac{100mV}{1A} = 100m\Omega \quad (2)$$

根据公式 2，R_{SHUNT} 为 100mΩ。I_{LOAD} 和 R_{SHUNT} 产生的电压降由 TSV91x 放大，从而产生大约 0V 至 4.95V 的输出电压。TSV91x 产生必要输出电压时所需的增益根据公式 3 算出：

$$Gain = \frac{\left(V_{OUT_MAX} - V_{OUT_MIN}\right)}{\left(V_{IN_MAX} - V_{IN_MIN}\right)} \quad (3)$$

根据公式 3 计算出的所需增益为 49.5V/V，由电阻器 R_F 和 R_G 设定此值。公式 4 用于调整电阻器 R_F 和 R_G 的大小，从而将 TSV91x 的增益设置为 49.5V/V。

$$Gain = 1 + \frac{\left(R_F\right)}{\left(R_G\right)} \quad (4)$$

选择 R_F 为 165kΩ 而 R_G 为 3.4kΩ 的组合时可获得大约 49.5V/V 的增益。图 36 显示了图 35 所示电路的测量传递函数。

9.2.3 应用曲线

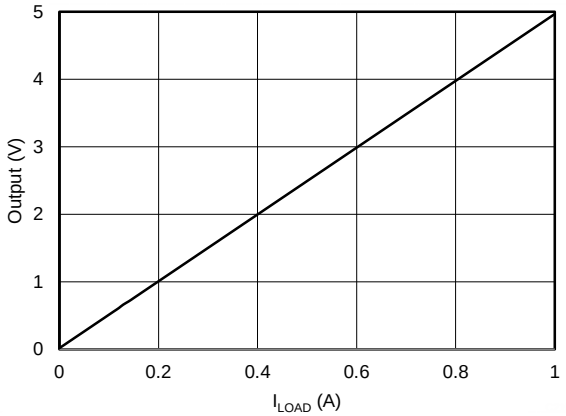


图 36. 低侧电流检测传递函数

版权 © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated

10 电源建议

TSV91x 系列器件的额定工作电压范围是 2.5V 至 5.5V（±1.25V 至 ±2.75V）；许多规格在 –40°C 至 +125°C 的温度下适用。*典型特性* 部分提供的参数可能随工作电压或温度的变化而出现显著变化。

CAUTION

电源电压超过 6V 可能会对器件造成永久损坏；请参阅*绝对最大额定值* 表。

将 0.1µF 旁路电容器置于电源引脚附近，以减小从高噪声电源或高阻抗电源中耦合进来的误差。有关旁路电容器位置的更多详细信息，请参阅 部分。

10.1 输入和 ESD 保护

TSV91x 系列器件在所有引脚上均整合了内部 ESD 保护电路。对于输入和输出引脚，这种保护包括输入和电源引脚之间连接的导流二极管。只要电流如*绝对最大额定值* 表中所述不超过 10mA，这些 ESD 保护二极管就能提供电路内输入过驱保护。图 37显示了如何通过将串联输入电阻器添加到被驱动的输入端来限制输入电流。添加的电阻器会增加放大器输入端的热噪声；在对噪声敏感的 应用中，该值必须保持在最低值。

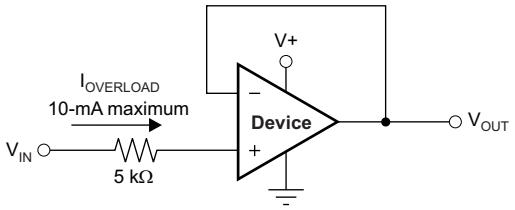


图 37. 输入电流保护

11 布局

11.1 布局指南

为了实现器件的最佳运行性能，应使用良好的印刷电路板 (PCB) 布局规范，包括：

- 噪声可以通过整个电路的电源引脚和运算放大器本身的电源引脚传入模拟电路。旁路电容为局部模拟电路提供低阻抗电源，用于降低耦合噪声。
  - 在每个电源引脚和接地端之间连接低 ESR 0.1μF 陶瓷旁路电容器，放置位置尽量靠近器件。从 V+ 到接地端的单个旁路电容器适用于单通道电源 应用。
- 将电路的模拟和数字部分单独接地是最简单和最有效的噪声抑制方法之一。多层 PCB 中通常将一层或多层专门作为接地层。接地层有助于散热和降低电磁干扰 (EMI) 噪声拾取。确保对数字接地和模拟接地进行物理隔离，同时应注意接地电流。有关更多详细信息，请参阅*《电路板布局技巧》*。
- 为了减少寄生耦合，请让输入走线尽可能远离电源或输出走线。如果这些走线不能保持分离，则敏感走线与有噪声走线垂直相交比平行更好。
- 外部组件的位置应尽量靠近器件。如图 39 所示，使 RF 和 RG 接近反相输入可最大限度地减小反相输入端的寄生电容。
- 尽可能缩短输入迹线。切记：输入走线是电路中最敏感的部分。
- 考虑在关键走线周围设定驱动型低阻抗保护环。这样可显著减少附近走线在不同电势下产生的泄漏电流。
- 为获得最佳性能，建议在组装 PCB 板后进行清洗。
- 任何精密集成电路都可能因湿气渗入塑料封装中而出现性能变化。请遵循所有的 PCB 水清洁流程，建议将 PCB 组装烘干，以去除清洗时渗入器件封装中的湿气。大多数情形下，清洗后在 85°C 下低温烘干 30 分钟即可。

11.2 布局示例

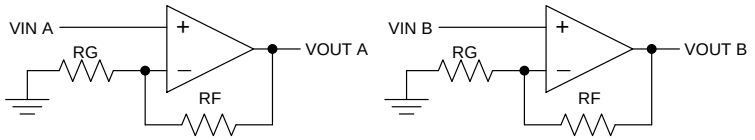


图 38. 图 39 的原理图表示

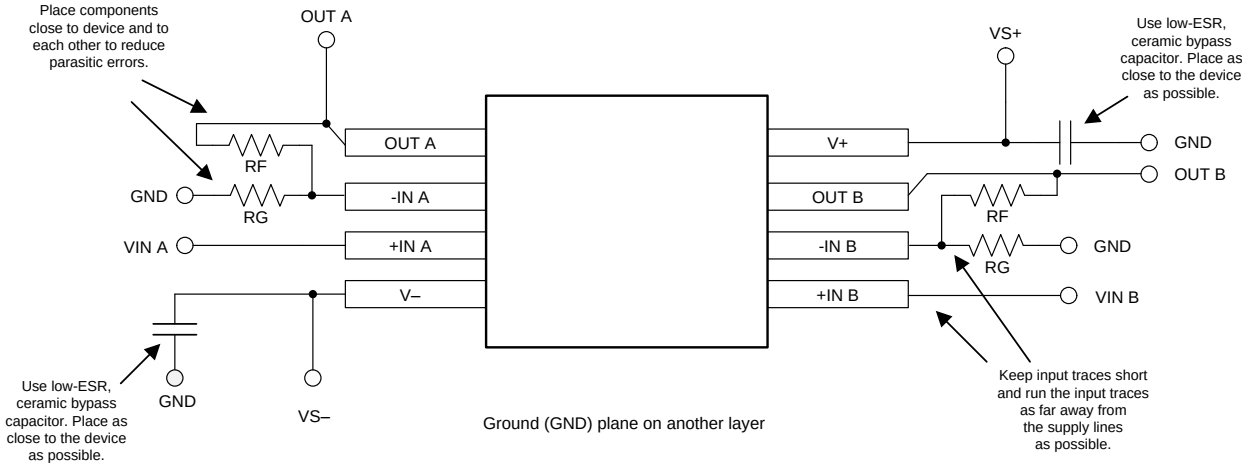


图 39. 布局示例

版权 © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated

12 器件和文档支持

12.1 文档支持

12.1.1 相关文档

如需相关文档，请参阅：

德州仪器 (TI)，*《电路板布局技巧》*

12.2 相关链接

下表列出了快速访问链接。类别包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件，以及立即订购快速访问。

表 **1.** 相关链接

器件	产品文件夹	立即订购	技术文档	工具与软件	支持和社区
TSV911	单击此处	单击此处	单击此处	单击此处	单击此处
TSV912	单击此处	单击此处	单击此处	单击此处	单击此处
TSV914	单击此处	单击此处	单击此处	单击此处	单击此处

12.3 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 TI.com.cn 上的器件产品文件夹。单击右上角的*通知我* 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

12.4 社区资源

下列链接提供到 TI 社区资源的连接。链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 《使用条款》。

TI E2E™ 在线社区 ***TI 的工程师对工程师 (E2E) 社区。*** **此社区的创建目的在于促进工程师之间的协作。在 e2e.ti.com 中，您可以咨询问题、分享知识、拓展思路并与同行工程师一道帮助解决问题。**

设计支持 ***TI 参考设计支持*** **可帮助您快速查找有帮助的 E2E 论坛、设计支持工具以及技术支持的联系信息。**

12.5 商标

E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

12.6 静电放电警告



ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

12.7 术语表

SLYZ022 — *TI 术语表*。

这份术语表列出并解释术语、缩写和定义。

13 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件的最新可用数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。如需获取此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TSV911AIDBVR	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1U2F
TSV911AIDBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1U2F
TSV911AIDBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1U2F
TSV911AIDBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1U2F
TSV911AIDCKR	Active	Production	SC70 (DCK) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	POST-PLAT AG SPOT | SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	1EK
TSV911AIDCKR.A	Active	Production	SC70 (DCK) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	1EK
TSV912AIDDFR	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T12A
TSV912AIDDFR.A	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T12A
TSV912AIDDFRG4	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T12A
TSV912AIDDFRG4.A	Active	Production	SOT-23-THIN (DDF) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T12A
TSV912AIDGKR	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN | NIPDAUAG	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	T912
TSV912AIDGKR.A	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	T912
TSV912AIDGKT	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU | SN | NIPDAUAG	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	T912
TSV912AIDGKT.A	Active	Production	VSSOP (DGK) | 8	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	T912
TSV912AIDR	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	TSV912
TSV912AIDR.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	TSV912
TSV912AIDRG4	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	TSV912
TSV912AIDRG4.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	TSV912
TSV912AIDSGR	Active	Production	WSON (DSG) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T912
TSV912AIDSGR.A	Active	Production	WSON (DSG) | 8	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T912
TSV912AIDSGT	Active	Production	WSON (DSG) | 8	250 | SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T912
TSV912AIDSGT.A	Active	Production	WSON (DSG) | 8	250 | SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T912
TSV912AIPWR	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	TSV912
TSV912AIPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 8	2000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	TSV912
TSV914AIDR	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	TSV914AD
TSV914AIDR.A	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	TSV914AD
TSV914AIDRG4	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	TSV914AD

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TSV914AIDRG4.A	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	TSV914AD
TSV914AIPWR	Active	Production	TSSOP (PW) | 14	2000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	TSV914
TSV914AIPWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 14	2000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	TSV914
TSV914AIPWT	Active	Production	TSSOP (PW) | 14	250 | SMALL T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	TSV914
TSV914AIPWT.A	Active	Production	TSSOP (PW) | 14	250 | SMALL T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	TSV914

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

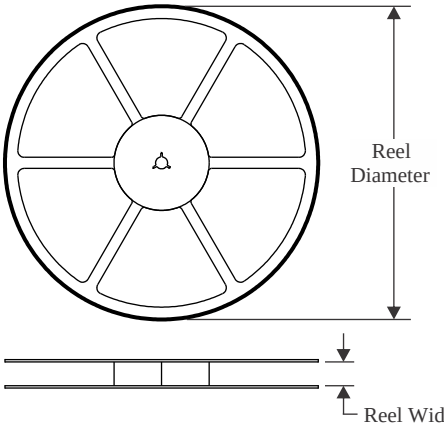
Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

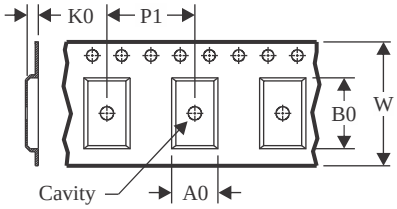
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS

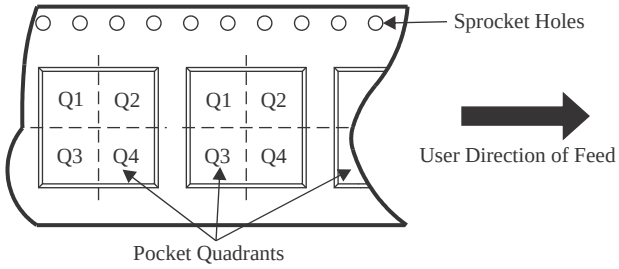


TAPE DIMENSIONS



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

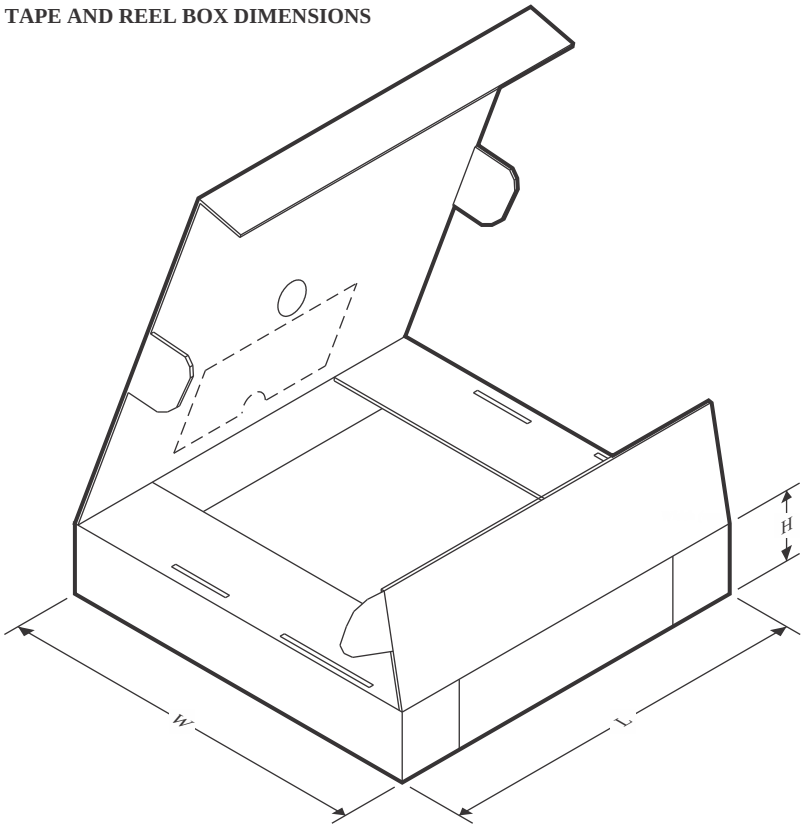


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TSV911AIDBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TSV911AIDBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TSV911AIDBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TSV911AIDCKR	SC70	DCK	5	3000	180.0	8.4	2.3	2.55	1.2	4.0	8.0	Q3
TSV912AIDDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TSV912AIDDFRG4	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TSV912AIDGKR	VSSOP	DGK	8	2500	330.0	12.4	5.3	3.4	1.4	8.0	12.0	Q1
TSV912AIDGKT	VSSOP	DGK	8	250	330.0	12.4	5.3	3.4	1.4	8.0	12.0	Q1
TSV912AIDR	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
TSV912AIDRG4	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
TSV912AIDSGR	WSON	DSG	8	3000	180.0	8.4	2.3	2.3	1.15	4.0	8.0	Q2
TSV912AIDSGT	WSON	DSG	8	250	180.0	8.4	2.3	2.3	1.15	4.0	8.0	Q2
TSV912AIPWR	TSSOP	PW	8	2000	330.0	12.4	7.0	3.6	1.6	8.0	12.0	Q1
TSV914AIDR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TSV914AIDRG4	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1

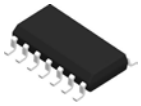
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TSV914AIDRG4	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.35	2.3	8.0	16.0	Q1
TSV914AIPWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
TSV914AIPWT	TSSOP	PW	14	250	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TSV911AIDBVR	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TSV911AIDBVR	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TSV911AIDBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TSV911AIDCKR	SC70	DCK	5	3000	210.0	185.0	35.0
TSV912AIDDFR	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	210.0	185.0	35.0
TSV912AIDDFRG4	SOT-23-THIN	DDF	8	3000	210.0	185.0	35.0
TSV912AIDGKR	VSSOP	DGK	8	2500	353.0	353.0	32.0
TSV912AIDGKT	VSSOP	DGK	8	250	353.0	353.0	32.0
TSV912AIDR	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
TSV912AIDRG4	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
TSV912AIDSGR	WSON	DSG	8	3000	210.0	185.0	35.0
TSV912AIDSGT	WSON	DSG	8	250	210.0	185.0	35.0
TSV912AIPWR	TSSOP	PW	8	2000	353.0	353.0	32.0
TSV914AIDR	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
TSV914AIDRG4	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
TSV914AIDRG4	SOIC	D	14	2500	356.0	356.0	36.0
TSV914AIPWR	TSSOP	PW	14	2000	353.0	353.0	32.0
TSV914AIPWT	TSSOP	PW	14	250	353.0	353.0	32.0

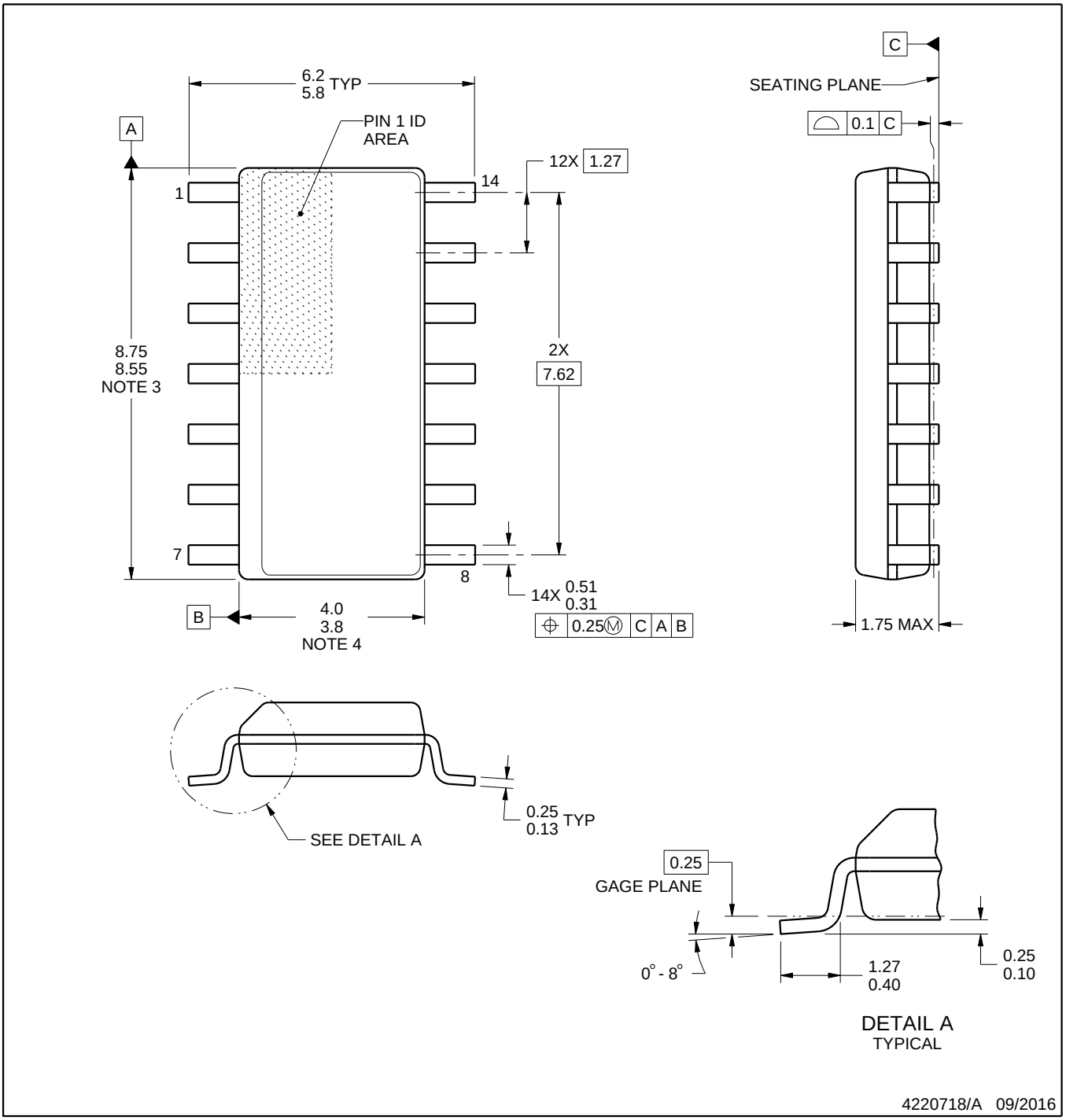


PACKAGE OUTLINE

D0014A

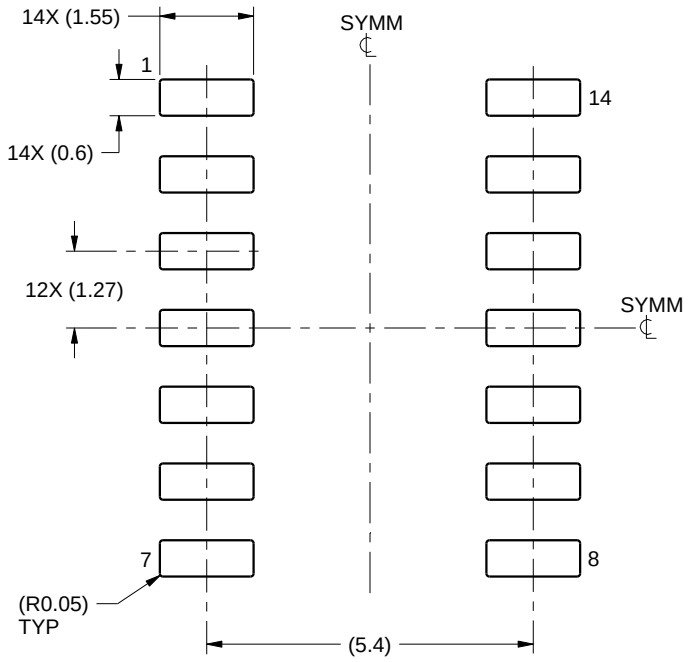
SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

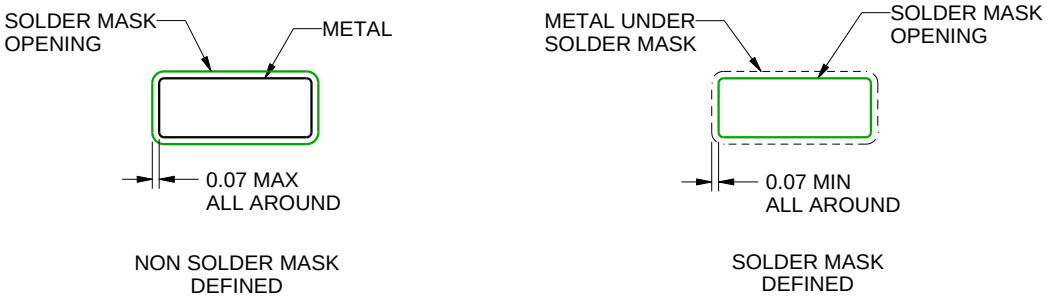


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AB.



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

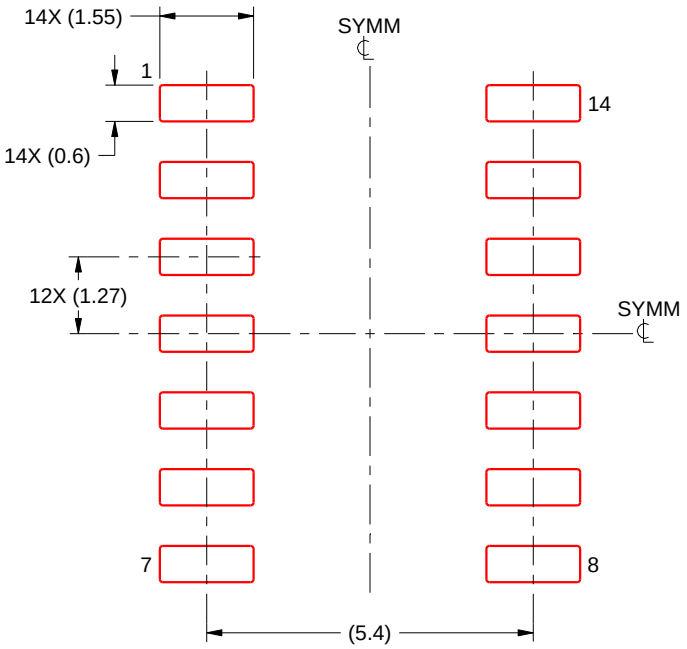
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:8X

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

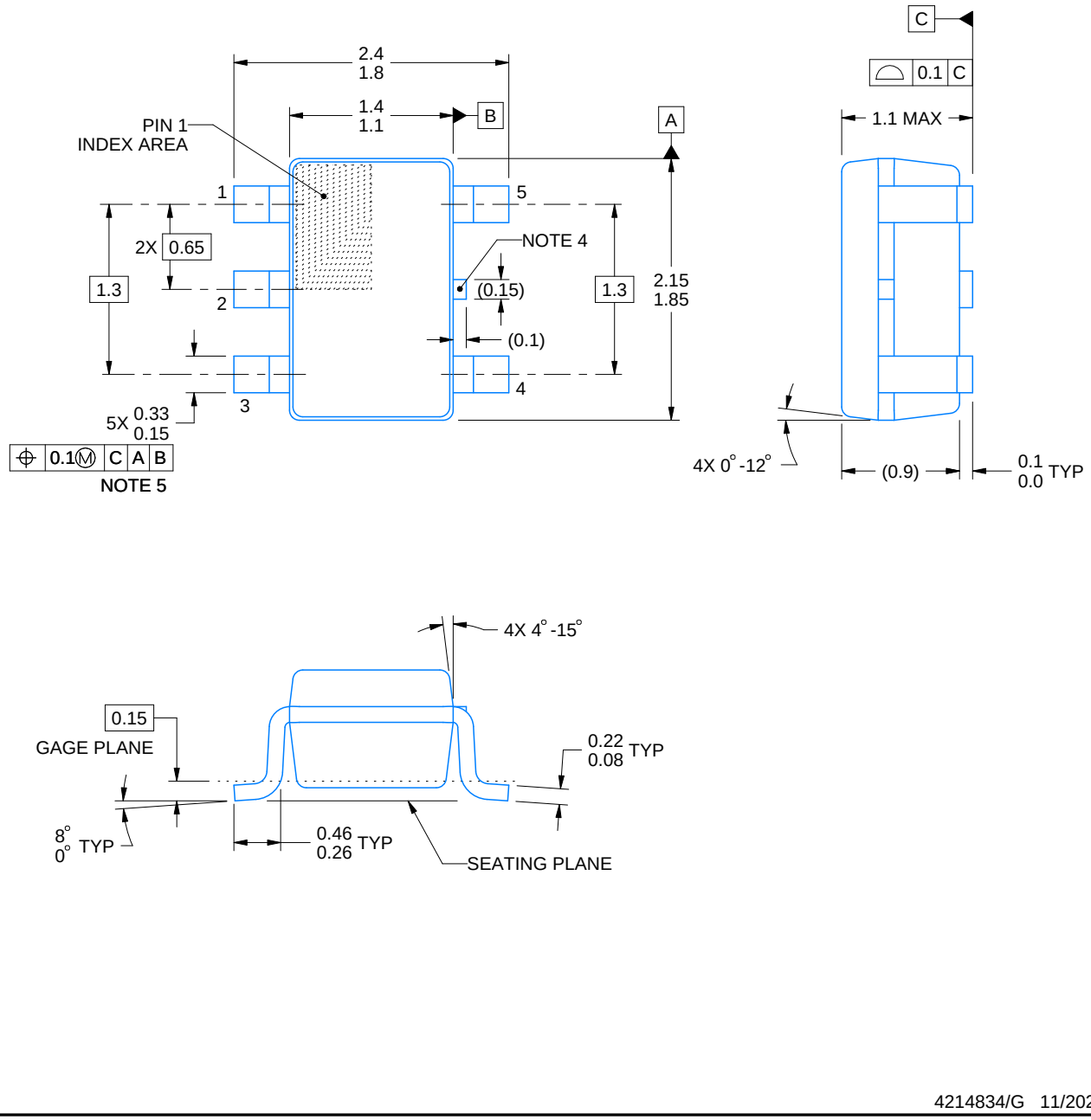
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGE OUTLINE

DCK0005A

SOT - 1.1 max height

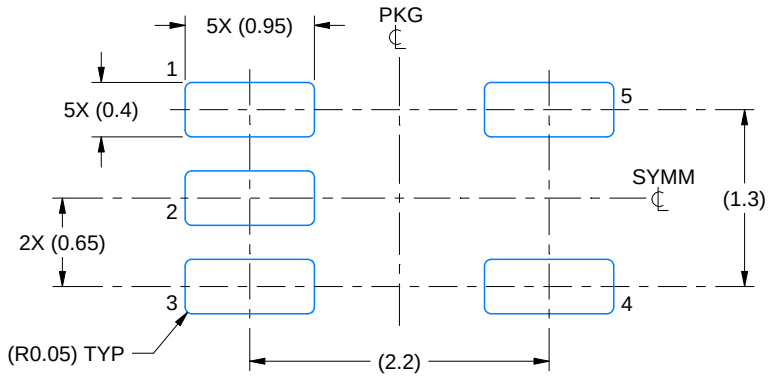
SMALL OUTLINE TRANSISTOR



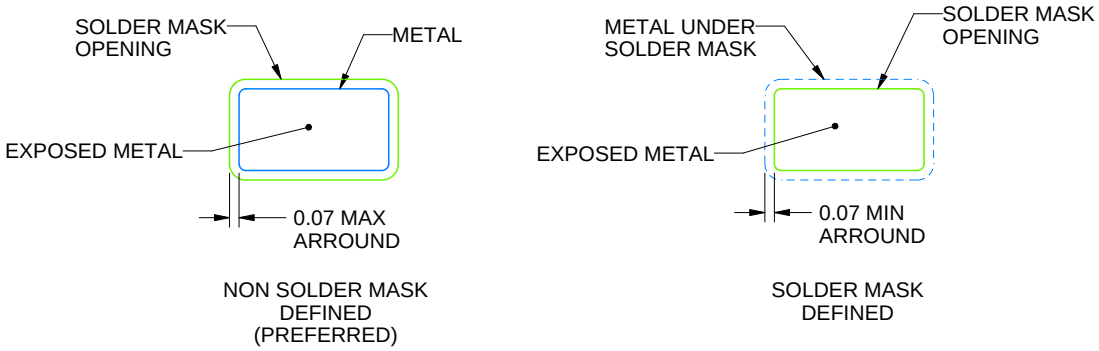
4214834/G 11/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Refernce JEDEC MO-203.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Lead width does not comply with JEDEC.
6. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X

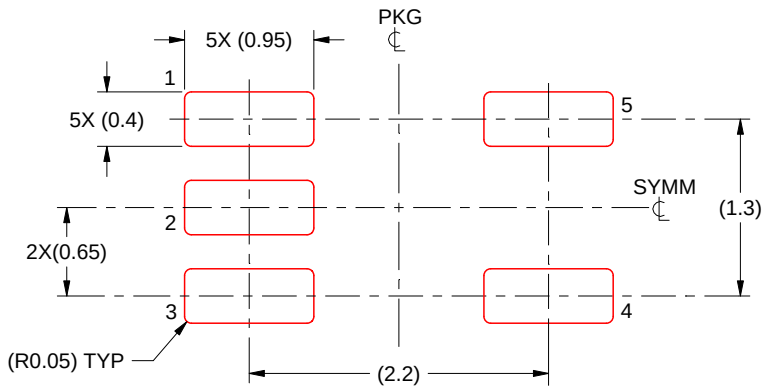


SOLDER MASK DETAILS

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

7. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
8. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 THICK STENCIL
SCALE:18X

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

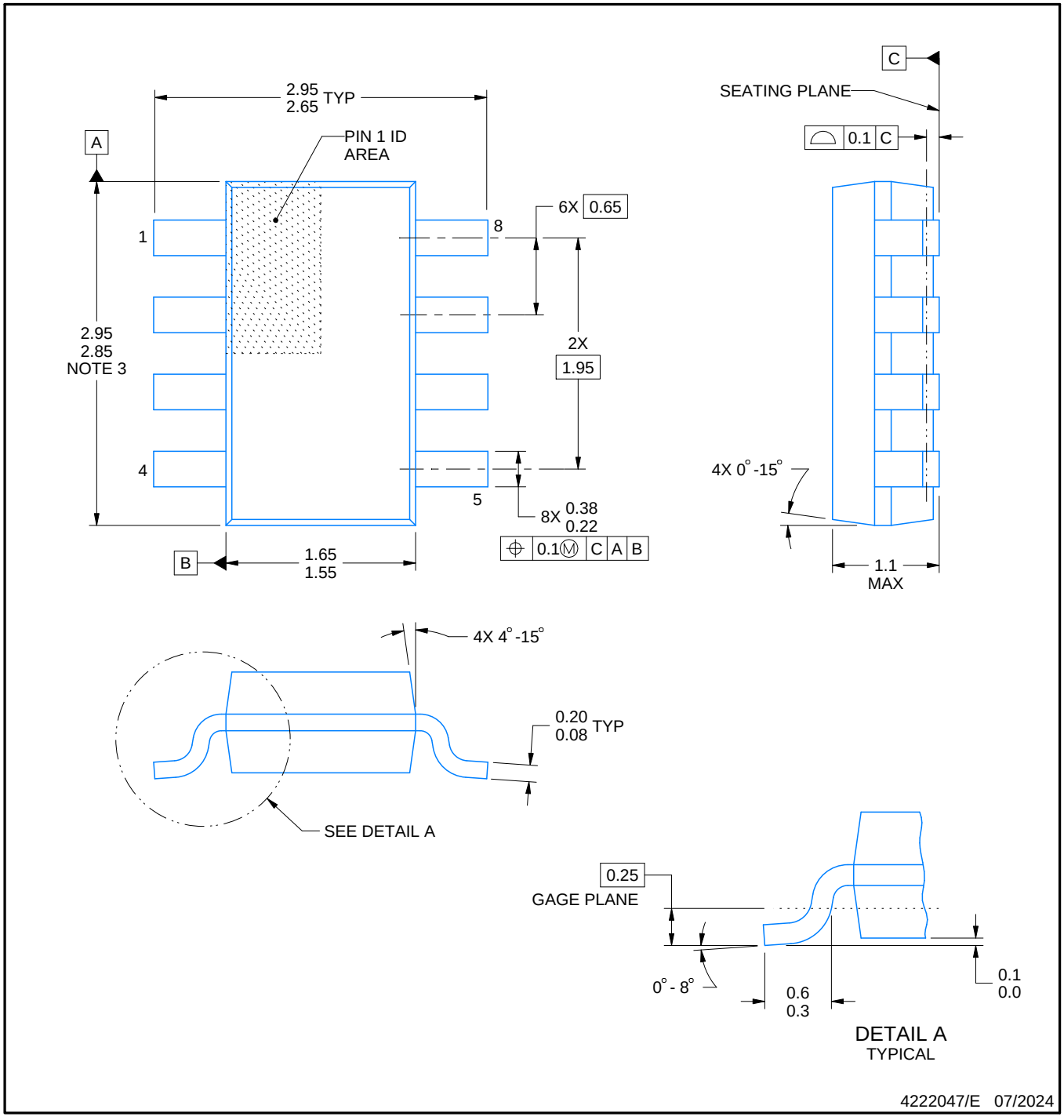
9. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
10. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGE OUTLINE

DDF0008A

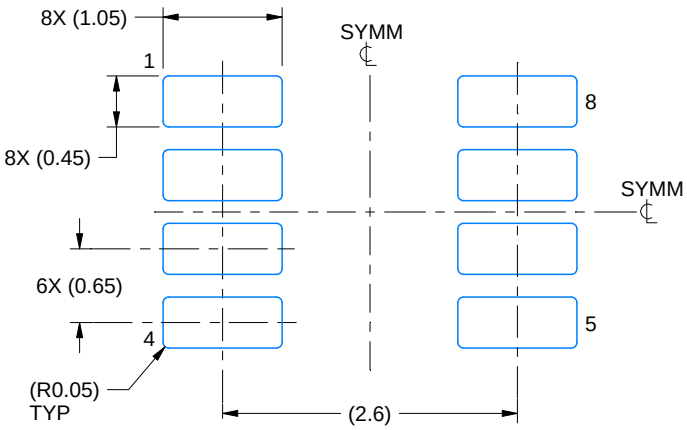
SOT-23-THIN - 1.1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE

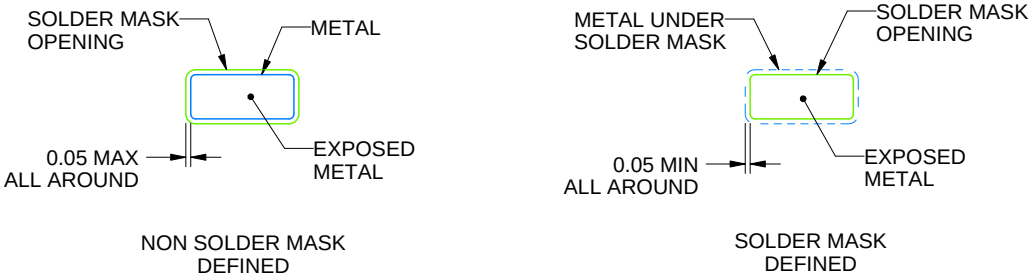


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4222047/E 07/2024

NOTES: (continued)

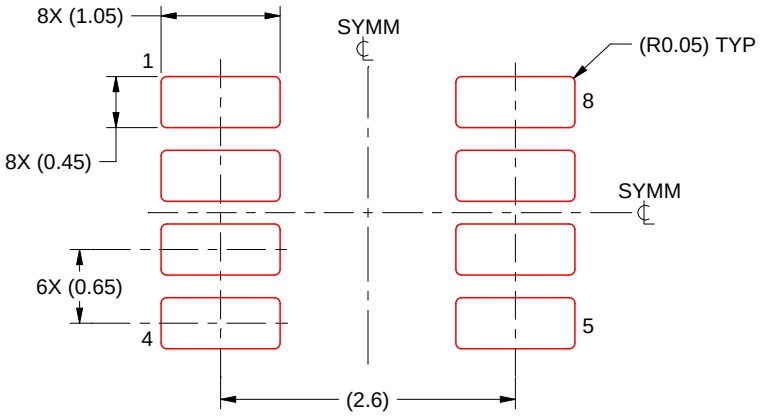
4. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
5. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DDF0008A

SOT-23-THIN - 1.1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE

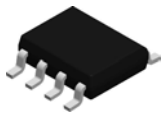


SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4222047/E 07/2024

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
7. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

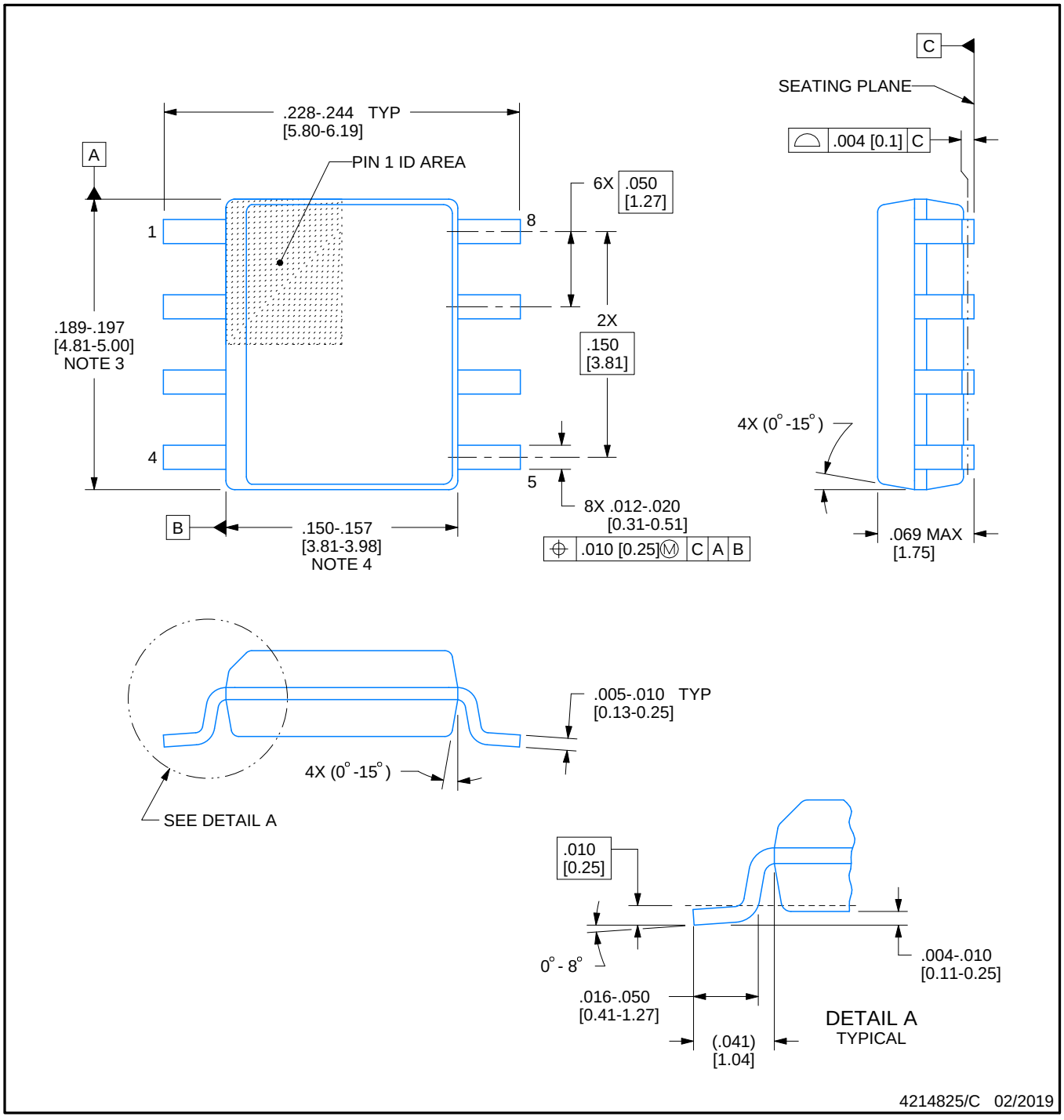


PACKAGE OUTLINE

D0008A

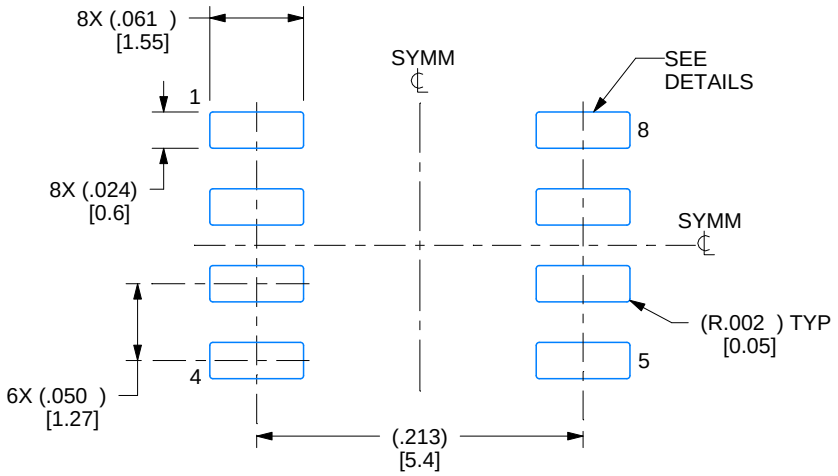
SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

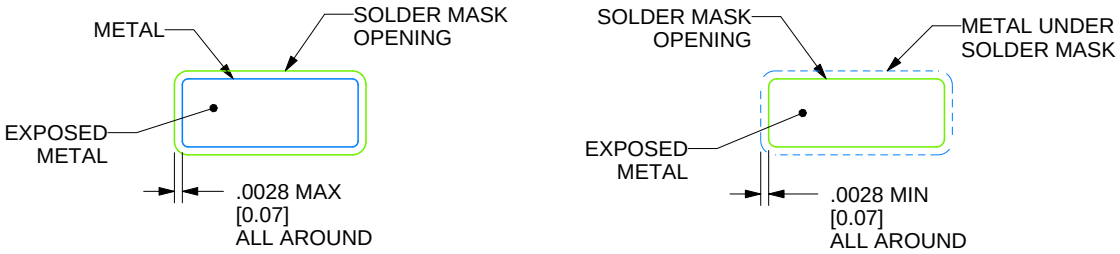


NOTES:

1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed .006 [0.15] per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AA.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

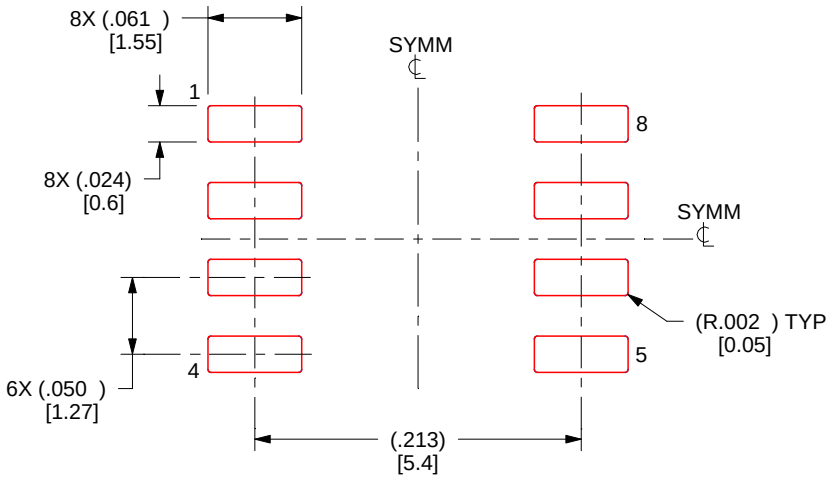
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0008A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON .005 INCH [0.125 MM] THICK STENCIL
SCALE:8X

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

GENERIC PACKAGE VIEW

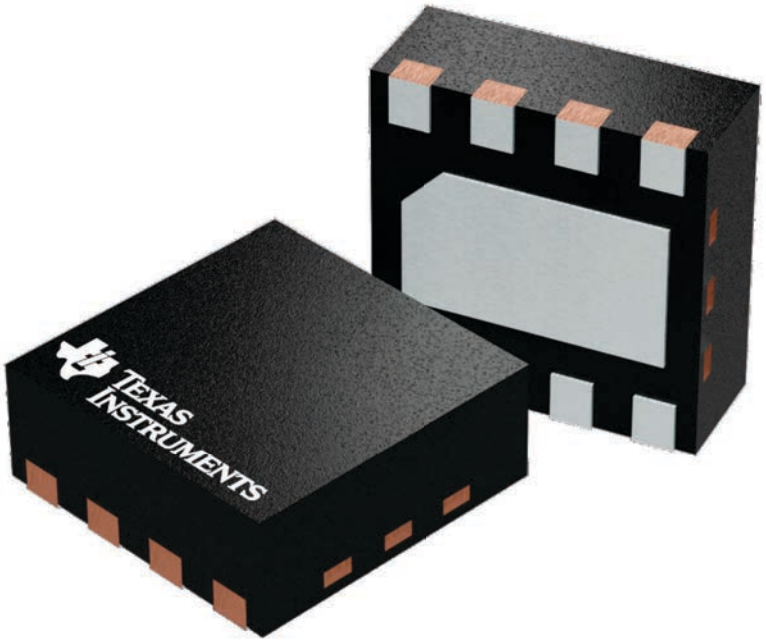
DSG 8

WSON - 0.8 mm max height

2 x 2, 0.5 mm pitch

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



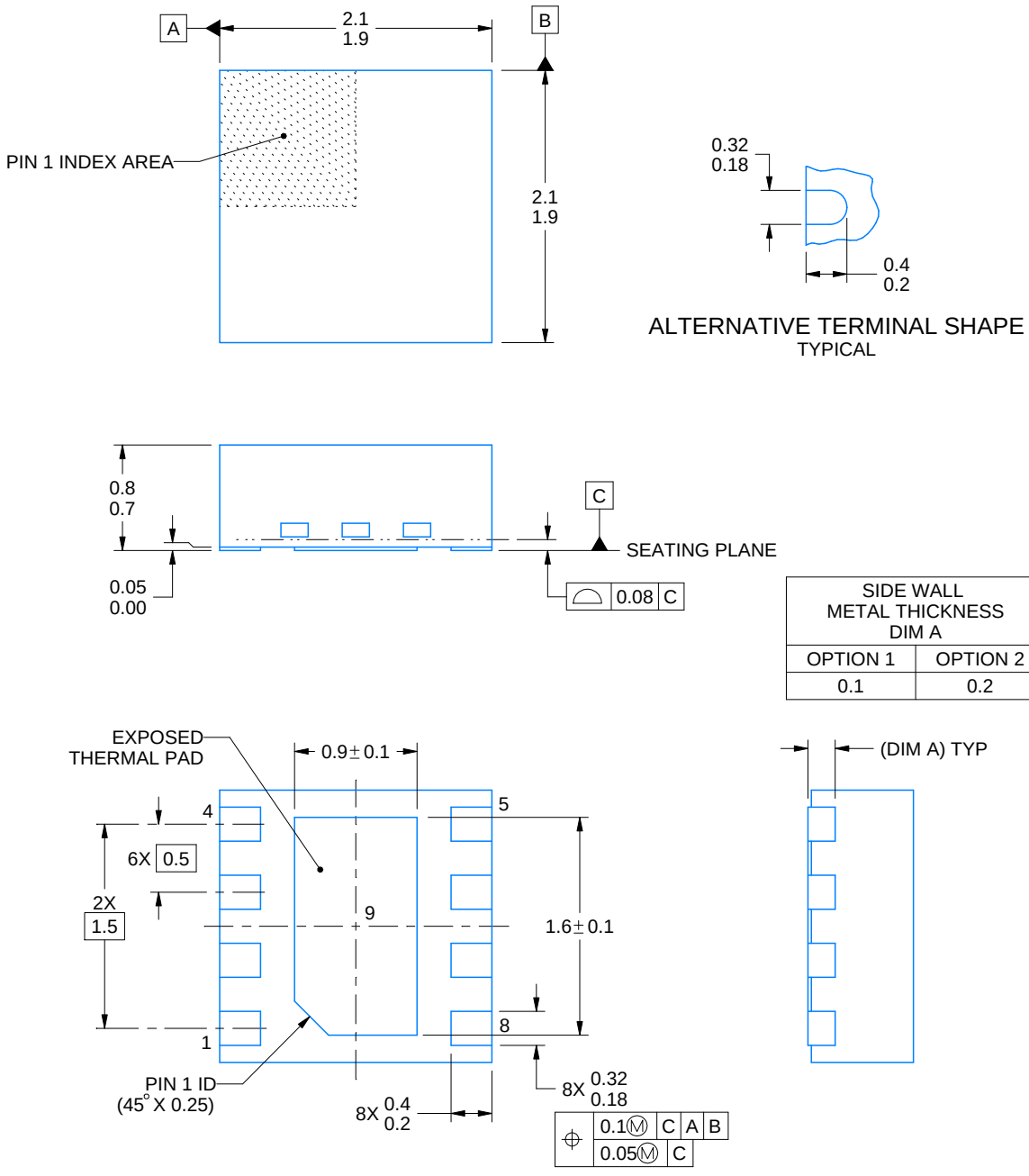
4224783/A

PACKAGE OUTLINE

DSG0008A

WSON - 0.8 mm max height

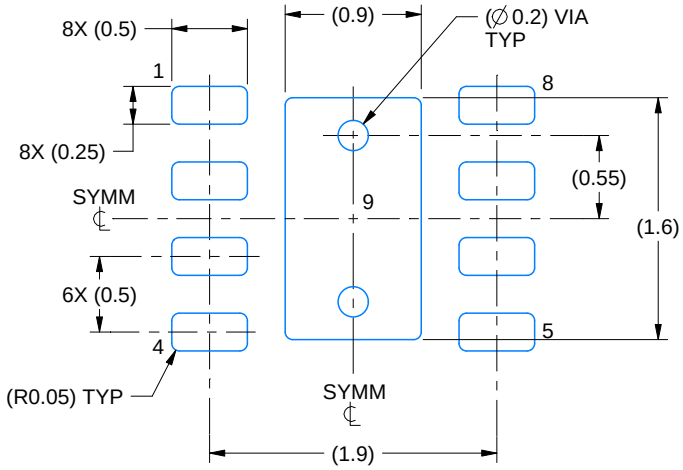
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



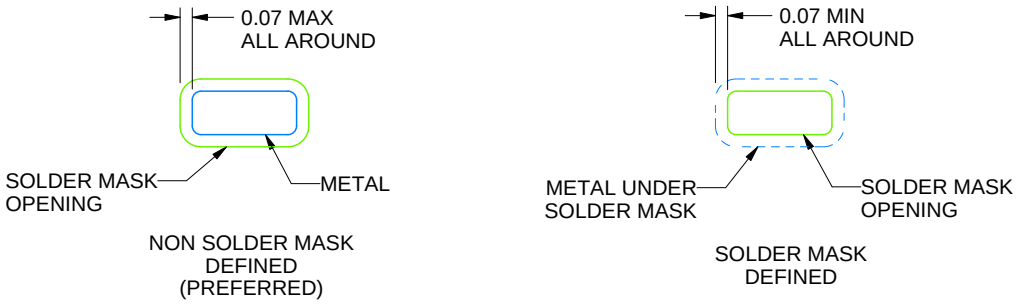
4218900/E 08/2022

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:20X

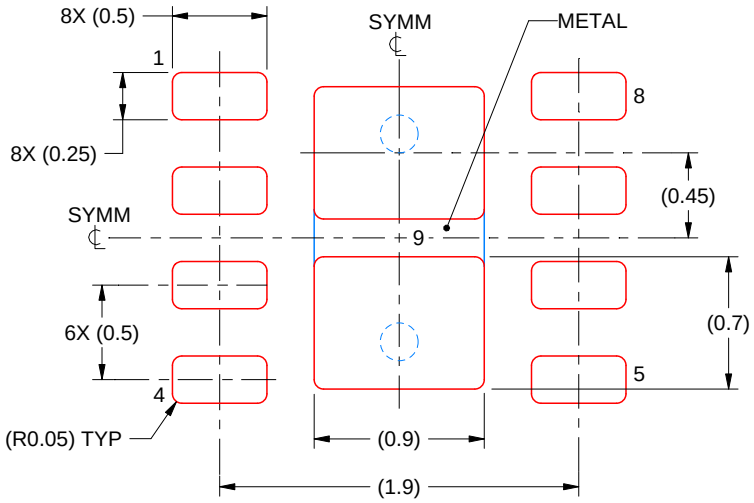


SOLDER MASK DETAILS

4218900/E 08/2022

NOTES: (continued)

4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD 9:
87% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
SCALE:25X

4218900/E 08/2022

NOTES: (continued)

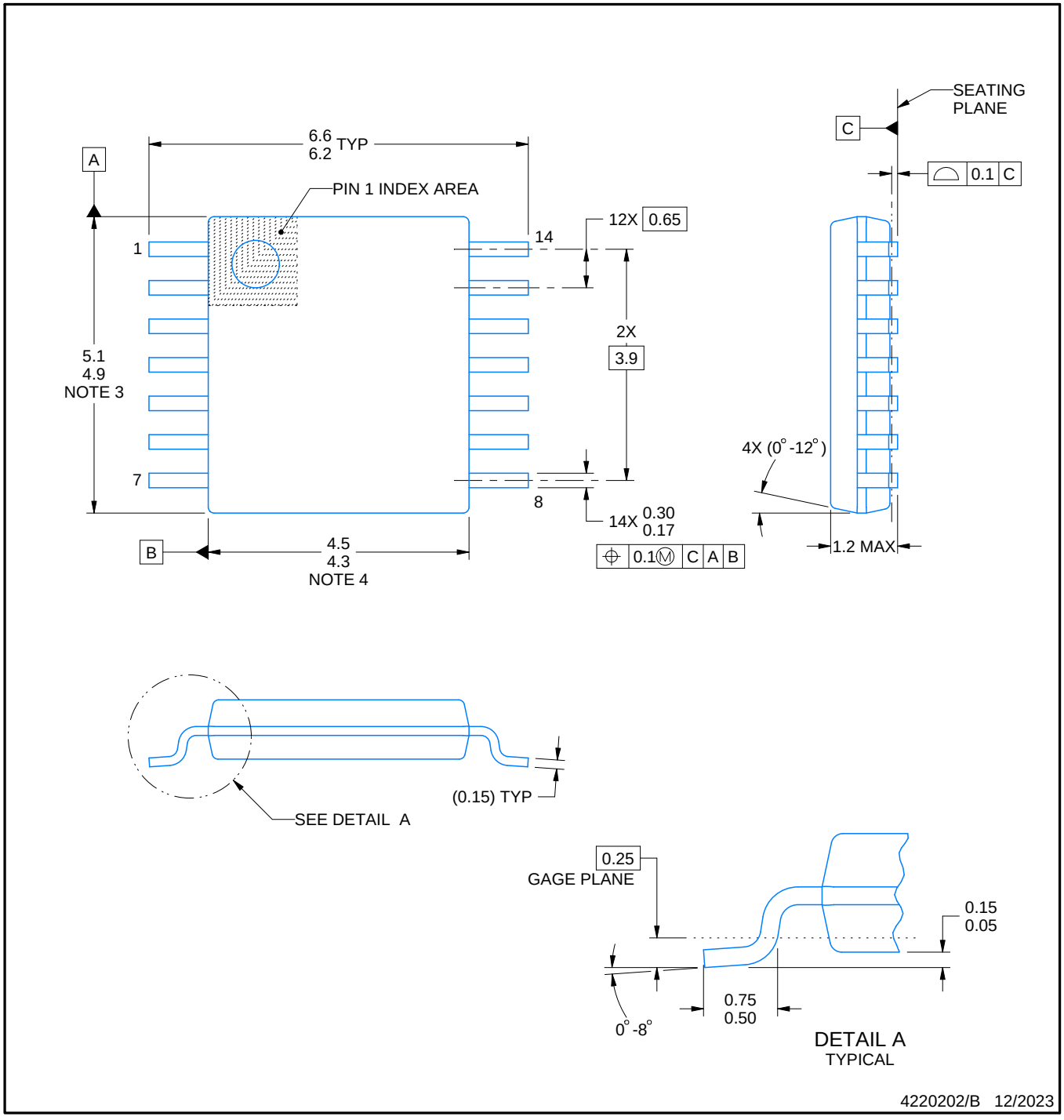
6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

PACKAGE OUTLINE

PW0014A

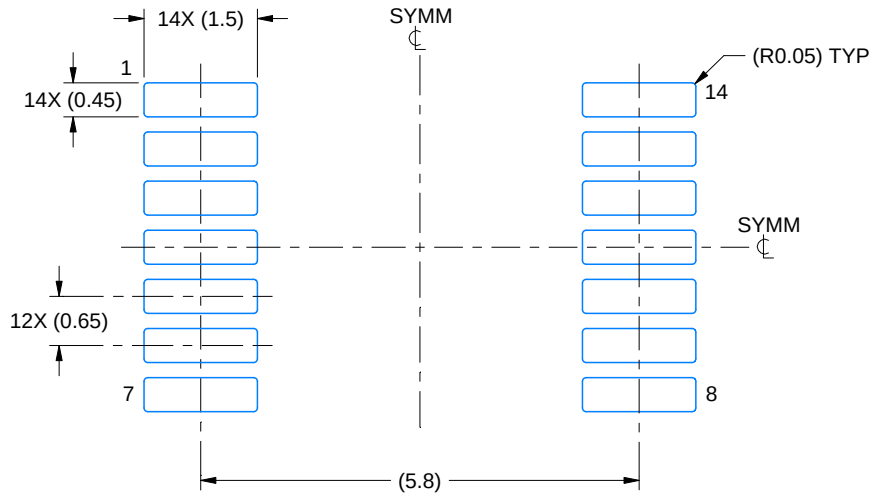
TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

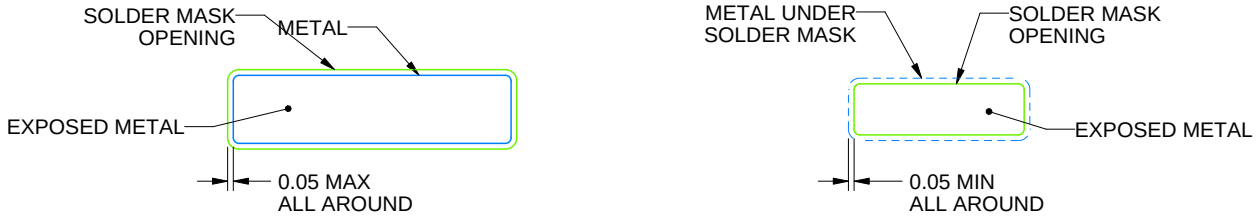


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X

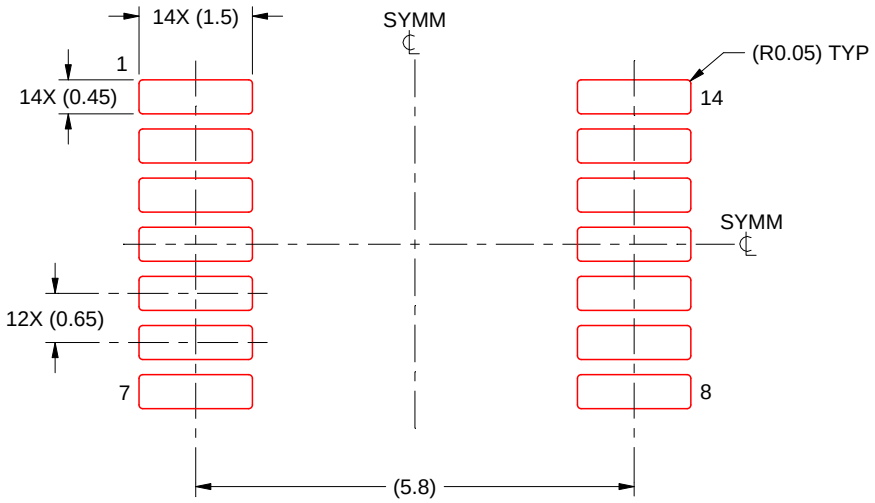


SOLDER MASK DETAILS

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

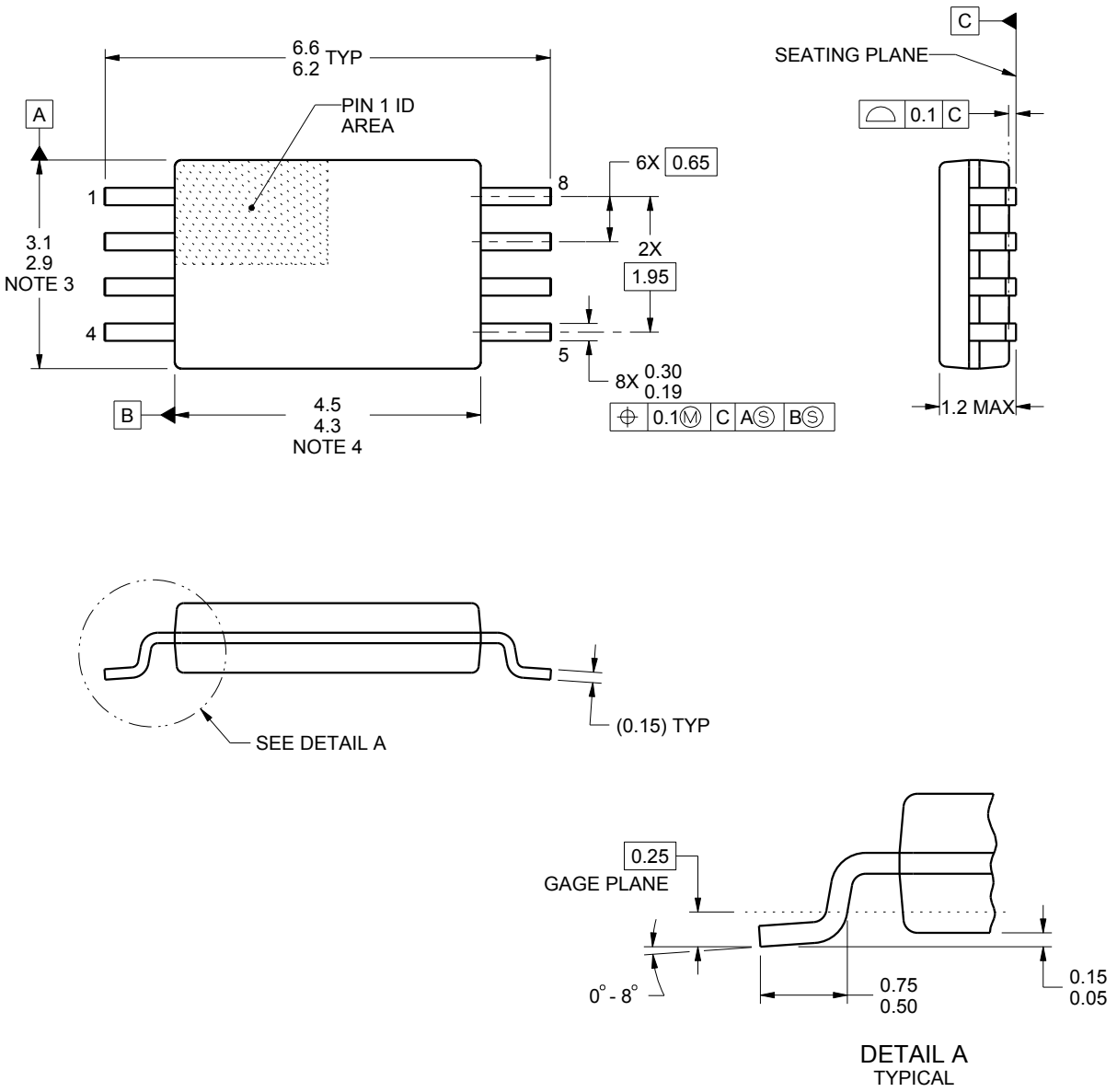
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGE OUTLINE

PW0008A

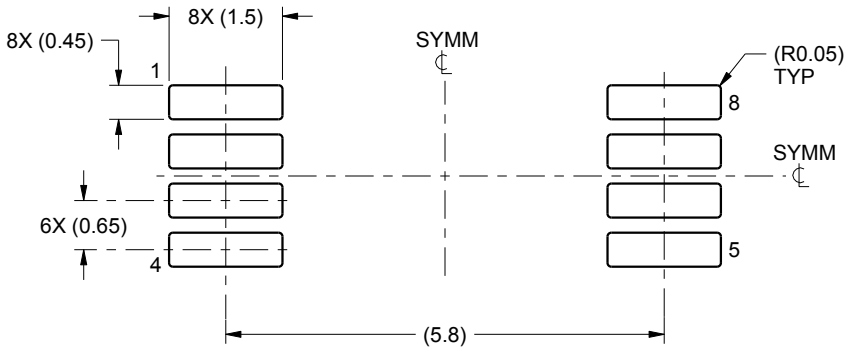
TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

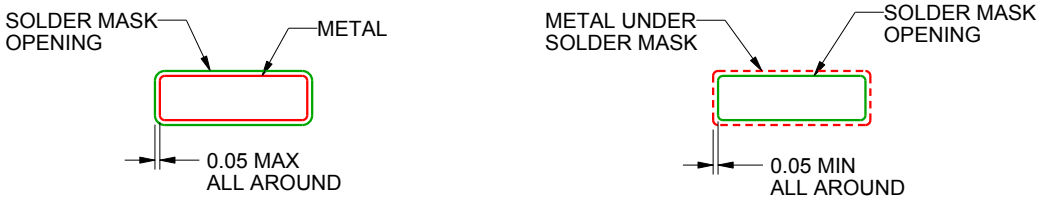


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153, variation AA.



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:10X

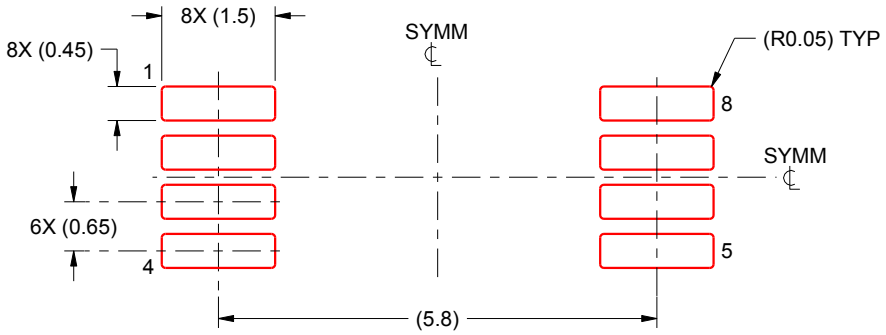


SOLDER MASK DETAILS
NOT TO SCALE

4221848/A 02/2015

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:10X

4221848/A 02/2015

NOTES: (continued)

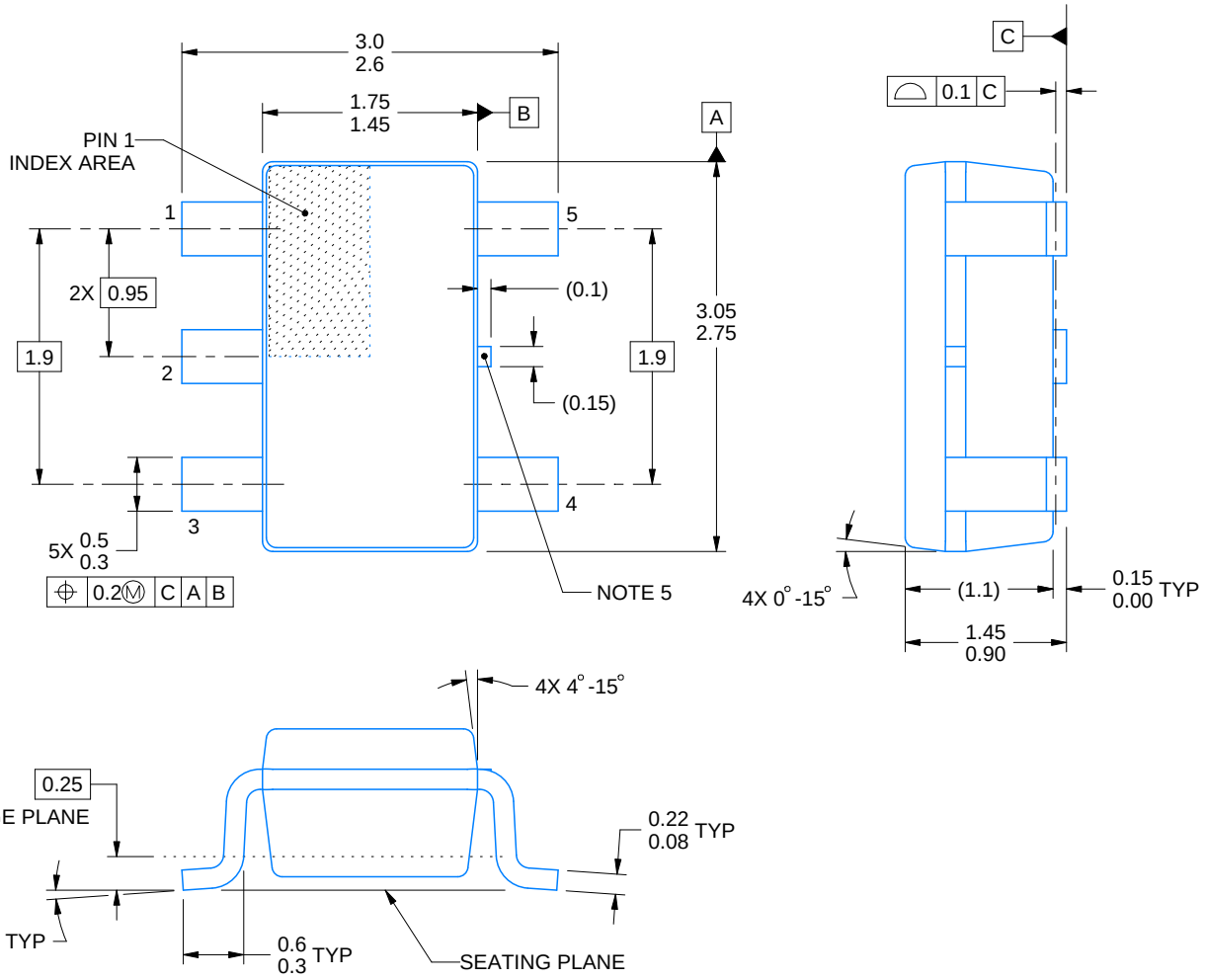
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGE OUTLINE

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

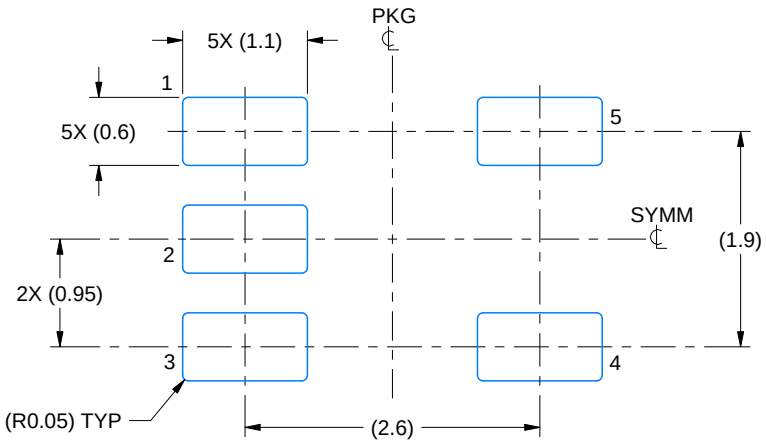
SMALL OUTLINE TRANSISTOR



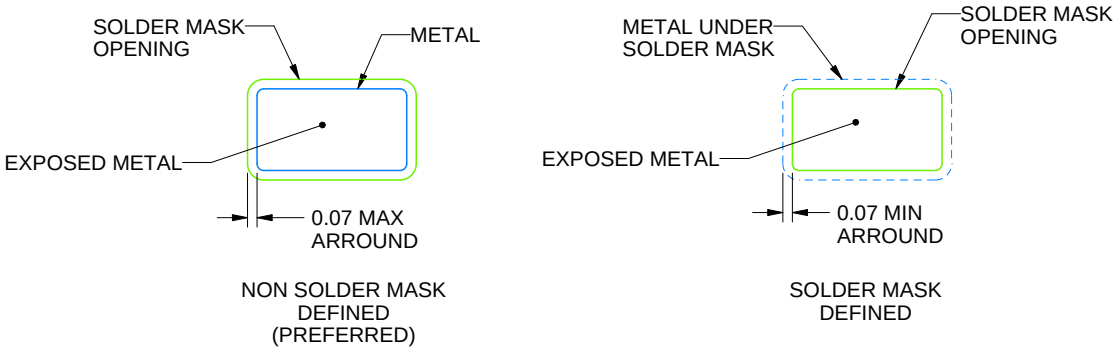
4214839/K 08/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Refernce JEDEC MO-178.
4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Support pin may differ or may not be present.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X

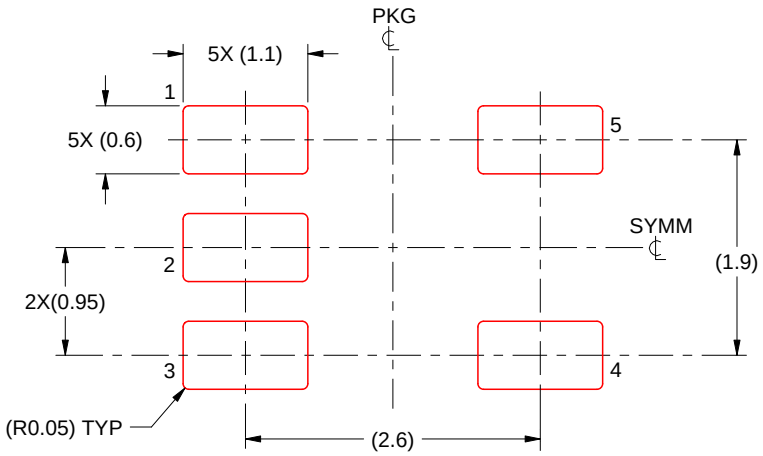


SOLDER MASK DETAILS

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

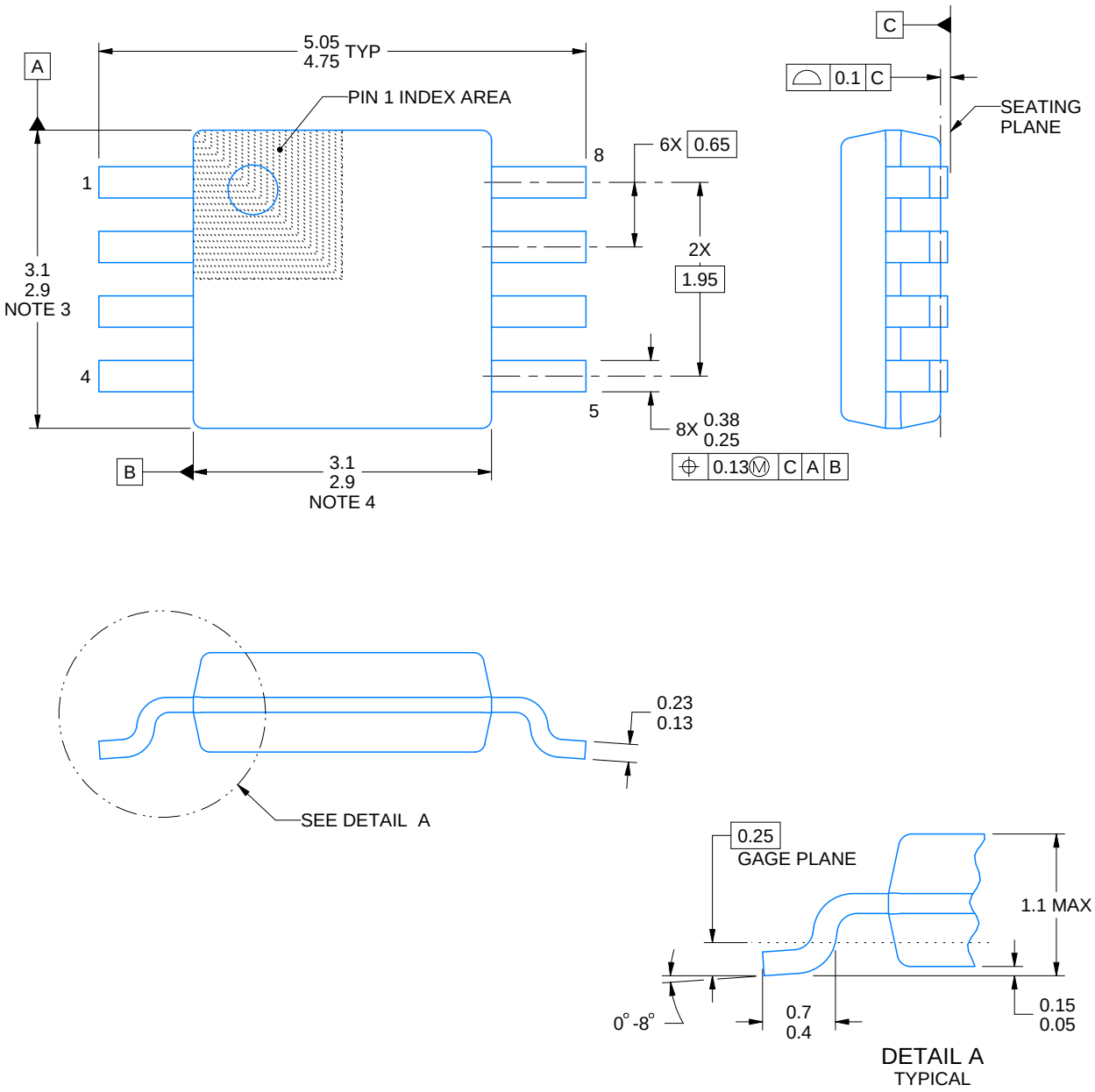
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGE OUTLINE

DGK0008A

VSSOP - 1.1 mm max height

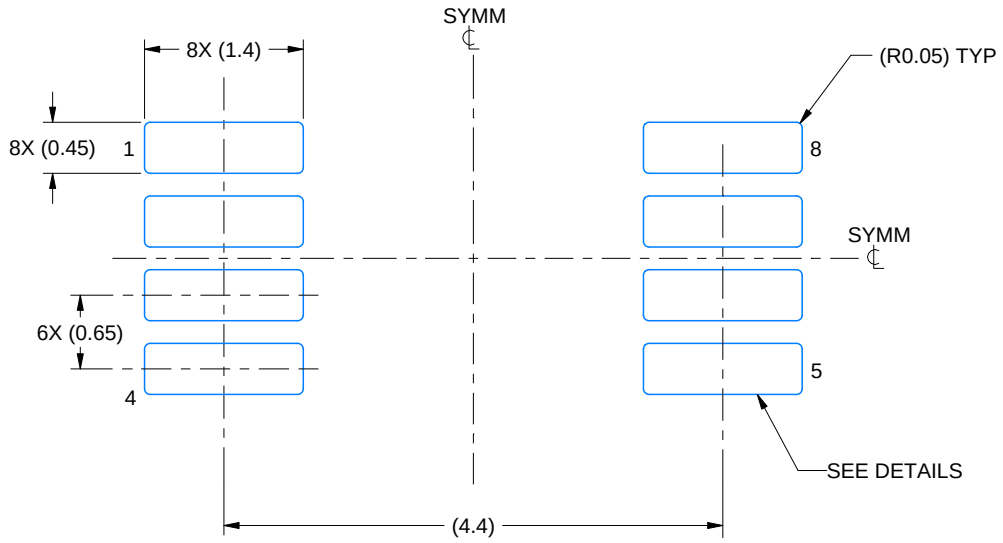
SMALL OUTLINE PACKAGE



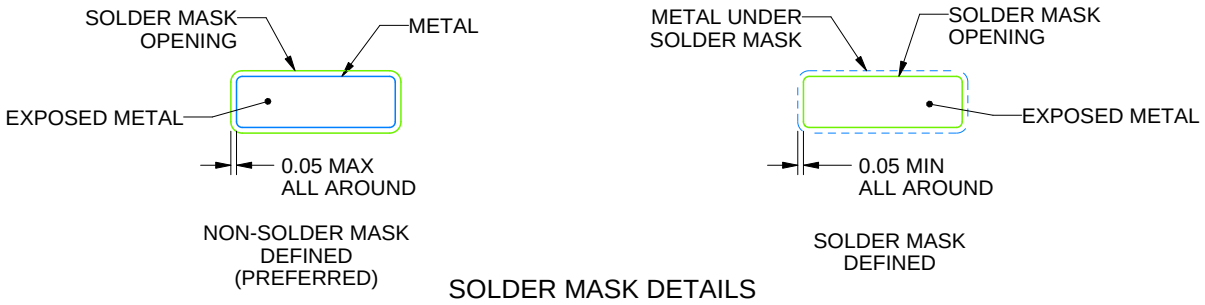
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-187.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 15X

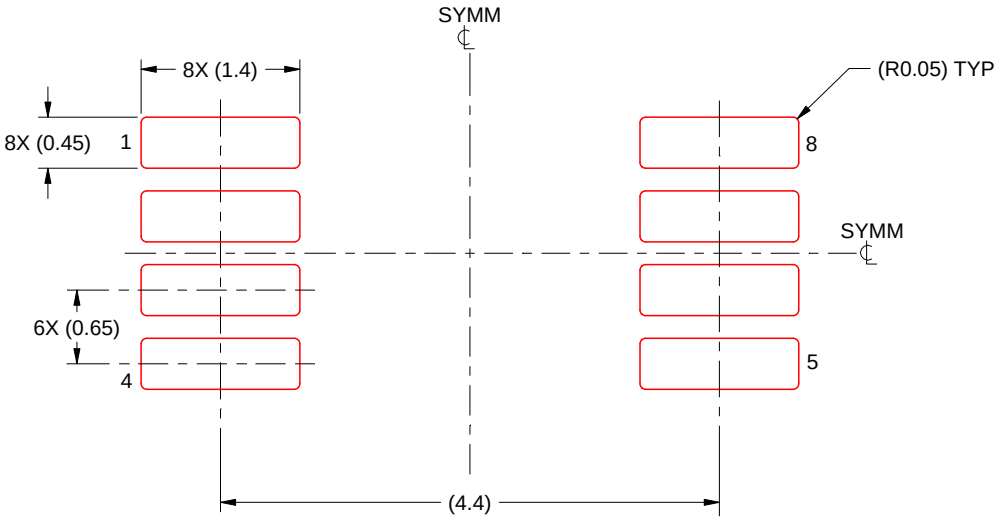


SOLDER MASK DETAILS

4214862/A 04/2023

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
8. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.
9. Size of metal pad may vary due to creepage requirement.



SOLDER PASTE EXAMPLE
SCALE: 15X

4214862/A 04/2023

NOTES: (continued)

11. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
12. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 销售条款)、TI 通用质量指南 或 ti.com 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。 除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月